LEDTKE - BUHLING - KINNE - GRUPE Pellmann - Grams - Struif

DEUTSCHES **PATENTAMT**

P 35 22 849.0 (ii) Aktenzeichen:
(iii) Anmeldetag:
(iii) Offenlegungstag:

28. 6.85 2. 1.88

Behördene legation

Hoshi, Hiroski, Kawasaki, Kanagawa, JP; Taniguchi,

(2) Erfinder:

(8)

(3) Unionspriorität:

Naosato; Endo, Klyonobu; Kuwayama, Tetsuro; Osawa, Hiroshi, Yokohama, Kanagawa, JP;

Nakamura, Yasuo, Tokio/Tokyo, JF

27.06.84 JP P 132294/84 04.07.84 JP P 138369/84 05.02.85 JP P 19194/85 09.04.85 JP P 73591/85 15.04.85 JP P 73591/85 14.06.85 JP P 7399485

27.08.84 JP P 132283/84 64.07.84 JP P 13838/84 06.02.85 JP P 19183/85 03.04.85 JP P 73830/85 14.08.85 JP P 129482/85 14.08.85 JP P 129482/85

DE 3255849 Y 1

Patentansprüche

- 1. Optischer Kopf, gekennzeichnet
 - durch eine Lichtquelle (71),
- (80, 100) konzentrierende Kondensoreinrichtung (78), Lichtstrahl auf ein optisches Aufzeichnungsmedlum - durch eine einen von der Lichtquelle ausgesandten

Die Erfindung bezieht sich auf einen optischen Kopf, der

Prùfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

Optischer Kopf

Lichts des Lichtstrahis sowie einen Strahlentelle

Kinne, R., Dipl.-Ing.; Grupe, P., Dipl.-Ing.; Pellmann, H., Dipl.-Ing.; Grams, K., Dipl.-Ing.; Struff, B., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat., Pat.-Anw., 8000 München

Tiedtke, H., Dipl.-Ing.; Bühling, G., Dipl.-Chem.;

Canon K.K., Tokio/Tokyo, JP; Canon Denshi K.K.,

Chichibu, Sattama, JP

Vertreter:

Anmelder:

- durch einen das vom Aufzeichnungsmedium reflektierte Licht des Lichtstrahls erfassenden Strahlungsempfänger (83, 86) und
- Strahlengang des von der Lichtquelle auf das Aufzeich-133, 143, 153, 163, 173, 183, 193, 203, 293, 303, 323, nungsmedium auffallenden Lichtstrahls längs einer im wesentlichen zur optischen Achse dieses auffallenden 343, 360, 383, 393, 403, 423; 433, 443), der ein im Lichtstrahls rechtwinkligen Ebene angeordnetes Beudurch einen Strahlenteiler (73, 93, 103, 113, 123,

BUNDESDRUCKEREI 11.85 508 061/751

DE 3222849 A 1

51/60

Dreadner Bash (Mönchert) Kito, 3039 644

Deutsche Bank (Admichen) Kto. 255 1000

Dipl.-Ing. P. Grupe

3522849

Dipt.-Chem. Di: B. Struif

Bavarlaring 4, Postfach 202403

cable: Germaniapatent München

26. Juni 1985

DE 4957

gungsgitter (75, 95, 105, 115, 125, 135, 145, 154, 155, 164, 165a, 165b, 174, 175, 176, 184, 185a, 185b, 194, 195a, 195b, 196, 205, 301, 302a, 302b, 325, 345, 361, 385, 395, 405, 425, 435, 445) hat, so daß daß vom Aufzeichnungsmedium reflektierte Licht einer Beugung und einer Lenkung zum Strahlungsempfänger durch daß Beugungsgitter unterliegt.

- 2. Optischer Kopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Beugungsgitter des Strahlenteilers ein Echelette-Beugungsgitter ist, das ein erstes sowie zweites transparentes Bauteil (231, 232) von im wesentlichen gleichem Brechungsindex umfaßt, wobei wenigstens eines der transparenten Bauteile eine Wehrzahl von geneigten Flächen umfaßt und eine Spiegelschicht (233) mit Polarisationsabhängigkeit an der Grenzfläche zwischen den transparenten Bauteilen vorgesehen ist.
- 3. Optischer Kopf nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquelle (71) ein linear polarisiertes Licht aussendet und zwischen dem Strahlenteiler
 sowie dem Aufzeichnungsmedium eine Phasenplatte (77)
 angeordnet ist.
- dadurch gekennzeichnet, daß das optische 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das optische Aufzeichnungsmedium (80, 100) ein magnetooptisches Aufzeichnungsmedium ist und daß das Beugungsgitter (205) des Strahlenteilers (203) ein Raumbeugungsgitter ist, das das vom Aufzeichnungsmedium reflektierte Licht unter einem einem Winkel beugt, der in einem der Bereiche von 20° 80° und 100° 158° liegt.

- 5. Optischer Kopf nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Raumbeugungsgitter (205) das reflektierte Licht unter einem Winkel beugt, der in einem der Bereiche von 33° 72° und 108° 147° liegt.
- 6. Optischer Kopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Beugungsgitter (115) eine Linsenwirkung zur Anderung der Wellenflächengestalt bei der Beugung des reflektierten Lichts und zur Divergierung oder Konvergierung des reflektierten Lichts hat.
- 7. Optischer Kopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Beugungsgitter des Strahlenteilers (133, 143, 153, 163, 173, 183, 193, 303, 360) in eine Mehrzahl von Bereichen (135a, 135b, 145a, 145b, 154, 155, 164, 165a, 165b, 174, 175, 176, 184, 185a, 185b, 194, 195a, 195b, 196, 301, 302a, 302b, H, I, J) unterteilt ist, an denen unterschiedliche Gitterstrukturen ausgebildet sind.
- das das Beugungsgitter (135, 145) zwei durch ein Segment das das Beugungsgitter (135, 145) zwei durch ein Segment (AA'), das mit der Richtung einer Erstreckung einer an dem Aufzeichnugnsmedium gebildeten Spur zusammenfällt, geteilte Bereiche hat, daß der Strahlungsempfänger zwei Lichtempfangsteile (136, 137) zur Erfassung der von den beiden Bereichen gebeugten Lichtstrahlen hat und daß eine Einrichtung (138, 139, 140) zur Differenzierung der Ausgangssignale der Lichtempfangsteile sowie zum Erlangen eines Nachführfehlersignals (I_T) vorhanden
- Optischer Kopf nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Strahlungsempfänger zwei Lichtempfangsteile (136, 137) zur Erfassung des von einem der geteilten

Bereiche gebeugten Lichts hat und daß eine Einrichtung zur Differenzierung der Ausgangssignale der Lichtempfangsteile und zur Erlangung eines Fokusfehlersignals $(I_{\bf F})$ vorhanden ist.

- 10. Optischer Kopf nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das optische Aufzeichnungsmedium ein magnetcoptisches Aufzeichnungsmedium ist, daß der Strahlungsempfänger zwei Lichtempfangsteile (367, 368) zur Erfassung der von den zwei Bereichen gebeugten Lichtstrahlen hat, daß zwei Polarisationsplatten (365, 366) mit urterstüedlichn azimutalen Transmissionsachsen in den Strahlengängen der von den Lichtempfangsteilen erfaßten Lichtstrahlen angeordnet sind und daß Einrichtungen (370) zur Differenziarung der Ausgangssignale der Lichtempfangsteile vorhanden sind.
- 11. Optischer Kopf nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Bereiche durch ein Segment (AA'), das mit der Richtung einer Erstreckung einer an dem Aufzeichnungsmedium gebildeten Spur zusammenfällt, geteilt sind und daß der Strahlungsempfänger eine Einrichtung zur Frequenztrennung der differenzierten Signale sowie zur Erlangung eines Informationssignals (S) und eines Nachführfehlersignals (AT) aufweist.
- 12. Optischer Kopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Strahlenteiler (113, 123, 133, 293, 303, 343) in ebener Form ausgebildet ist und das vom Beugungsgitter (115, 125, 135, 291, 315, 345) gebeugte Licht durch den Strahlenteiler unter sich wiederholender Totalreflexion in einer Wellenform wandert.

- Optischer Kopf nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Strahlungsempfänger (86, 136, 137) an einer Stirnfläche des Strahlenteilers angeordnet ist.
- 14. Optischer Kopf nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß das optische Aufzeichnungsmedium ein magnetooptisches Aufzeichnungsmedium ist und daß eine eine Anderung des Polarisationszustandes des gebeugten Lichts unterbindende Spiegelschicht (350, 351) an der Pläche des Strahlenteilers (343), an der die Totalreflexion des gebeugten Lichts auftritt, ausgebildet ist.
- 15. Optischer Kopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtempfangsfläche des Strahlungsempfängers derart ausgebildet ist, daß die Länge in einer Richtung, in der das vom Beugungsgitter gebeugte Licht durch die Wellenlängenschwankung der Lichtquelle wandert, größer ist als die Länge in einer dazu rechtwinkligen Richtung.
- daß ein optisches System zwischen dem Beugungsgitter und dem Strahlungsempfänger vorgesehen ist, das das vom Beugungsgitter gebeugte Licht in einer Richtung, in der das gebeugte Licht durch die Wellenlängenschwankung der Lichtquelle wandert, von einer dazu rechtwinkligen Richtung vermindert und konzentriert.
- 17. Optischer Kopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein das von der Lichtquelle (71) ausgesandte Licht ablenkendes Prisma (380, 400) einstückig mit dem Strahlenteiler (383, 403) ausgebildet ist.
- 18. Optischer Kopf nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß der Strahlenteiler (403) ein in einem Spritz- oder Druckformvorgang ausgebildetes Beugungsgitter (405)

410

3522849

der Relief-Bauart an einer Fläche des Prismas (400)

- Optischer Kopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein das von der Lichtquelle (71) ausgesandte Licht kollimierendes Kollimatorobjektiv (426) einstückig mit dem Strahlenteiler (423) ausgebildet ist.
- 20. Optischer Kopf nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, Druckformvorgang ausgebildetes Beugungsgitter (425) der daß der Strahlenteiler (423) ein in einem Spritz- oder Relief-Bauart an einer Fläche des Kollimatorobjektivs

IEDTKE - BUHLING - RINNE - GRUPE

PELLMANN - GRAMS - STRUIF

Dipi.-Ing. P. Grupe Dipi.-Ing. B. Pelimann Dipi.-Ing. K. Grams Opt.-Ing. H. Tiedtke 안다.-Chem. G. Bühli Jipl.-Ing. R. Klnne

Bavariaring 4, Postfach 202403 Telecopier: 0 89 - 537377 Telex: 5-24845 tipat rel.: 089-538653 8000 München 2

Dipl.-Chem. Dr. B. Struif

3522849

cable: Germanlapatent München

26. Juni 1985

DE 4957

Canon Kabushiki Kaisha Tokio, Japan

P S

Canon Denshî Kabushiki Kaisha

Chichibu-shi, Japan

Optischer Kopf

kompakte Ausbildung und ein geringes Gewicht hat sowie für dere ist die Erfindung auf einen optischen Kopf, der eine fläche eines Informationsträgers und zum Ausführen einer Erfassung oder Aufzeichnung einer Information. Insbeson-Die Erfindung bezieht sich auf einen optischen Kopf zum Aufbringen von Licht auf die Informationsaufzeichnungs-Massenproduktion geeignet ist, abgestellt. Zur Erläuterung des Standes der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, wird auf die Fig. 1 - 5 der beigefügten Zeichnungen Bezug genommen. Es zeigen: Pig. 1 eine schematische Darstellung eines optischen Kopfes nach dem Stand der Technik;

Pig. 3 bis 5 schematische Darstellungen für weitere Beispiele von optischen Köpfen nach dem Stand der Technik.

Kollimatorobjektiv 2 ein, er wird zu einem parallelen Lichtstrahl und tritt in einen Polarisationsstrahlenteiler 3 ein, ser von etwa 1 µm. Der von der Aufzeichnungsfläche 7 reflek-Bei dem in Fig. 1 gezeigten optischen Kopf tritt ein diverzentriert und bildet darauf einen Fleck mit einem Durchmes-Substrat 6 eines Aufzeichnungsträgers ausgebildete Informader eine solche Durchlässigkeitscharakteristik hat, daß er tionsaufzeichnungsfläche 7 durch eine Objektivlinse 5 kontierte Lichtstrahl geht durch die Objektivlinse 5, er wird laufende Schwingungsebene hat, reflektiert. Das durch dieangegebenen Charakteristik das von der Aufzeichnungsfläche Schwingungsebene in einer bestimmten Richtung hat, durchzu einem parallelen Lichtstrahl, er tritt durch das $\lambda/4-$ Plattchen 4, wird zu einem linear polarisierten Licht mit während des Einfallens ist, und tritt wieder in den Pola-Licht tritt durch ein $\lambda/4$ -Plättchen 4 und wird zu einem risationsstrahlenteiler 3 ein, der auf Grund seiner oben 7 zurückgeworfene Licht reflektiert und vom einfallenden genter Lichtstrahl von einer Laser-Lichtquelle 1 in ein nahezu 100% eines linear polarisierten Lichts, das eine sen Strahlungsteiler 3 übertragene, linear polarisierte ld8t und nahezu 100% eines linear polarisierten Lichts, daseine rechtwinklig zu dieser bestimmten Richtung verzirkular polarisierten Licht, es wird auf eine auf dem einer Schwingungsebene, die rechtwinklig zu derjenigen Fühler-Objektiv 8 und eine Zylinderlinse 9 einem Strahlungsempfänger 10 als ein konvergenter Lichtstrahl zu-Licht trennt. Dieses abgetrennte Licht wird durch ein geleitet,

ORIGINAL INSPECTED

Um unter Verwendung eines solchen optischen Kopfes eine Information aufzuzeichnen, werden die Laser-Lichtquelle 1 in Obereinstimmung mit einem Informationssignal erregt und das auf die Aufzeichnungsfläche 7 fallende Licht moduliert, wodurch das Aufzeichnen bewirkt wird. Um eine Information zu erfassen, wird auf die Aufzeichnungsfläche 7, die die Information trägt, ein unmoduliertes Licht durch ein konkav-konvexes Grübchen oder eine Anderung im Reflexionsgrad aufgebracht, und das durch die aufgezeichnete Information einer Modulation unterworfene reflektierte Licht wird vom Strahlungsempfänger 10 erfaßt, so daß die Information wiedergegeben wird.

zeigt ist, verwendet. Dieser Strahlenteiler 11 umfaßt rechtwinklige Prismen 12 und 13 sowie eine Spiegelschicht 14, die einer (nicht gezeigten) Objektivlinse auf die Aufzeichnungsrisiertes Licht mit einem geeigneten Prozentsatz reflektiert oder durchläßt. Was beispielsweise das P-polarisierte Licht Lichtstrahl 16 der restlichen 70% durchgelassen und mittels Wenn die magnetisch auf die Informationsaufzeichnungsfläche 15, das in den Polarisationsstrahlenteiler 11 eintritt, angeht, so wird 30% dessen Energie von der Spiegelschicht 14 schen Effekts ausgelesen werden soll, so wird anstelle des 4 ein Polarisationsstrahlenteiler 11, wie er in Fig. 2 geoben erwähnten Strahlenteil-ers 3 und des 1/4-Plättchens aufgebrachte Information unter Anwendung des magnetooptireflektiert und wird zu einem Lichtstrahl 17, während ein risationsebene in Obereinstimmung mit der Information auf der Aufzeichnungsfläche gedreht ist (Kerr-Drehung), tritt 14 reflektiert. Andererseits werden 70% der P-polarisierwieder in den Strahlenteiler 11 ein. Die durch die Kerrso ausgebildet ist, daß sie P-polarisiertes und S-polafläche eines magnetooptischen Aufzeichnungsmediums konzentriert wird. Ein refl&tiertes Licht 18, dessen Pola-Licht und wird mit nahezu 100% durch die Spiegelschicht Drehung modulierte Komponente ist ein S-polarisiertes

ten Komponente des reflektierten Lichts 18 durch die Spiegelschicht 14 durchgelassen, während die restlichen 30% an der Spiegelschicht 14 reflektiert und zusammen mit der S-polarisierten Komponente (Lichtstrahl 20) dem Strahlungsempfänger zugeleitet werden. Durch das auf diese Weise erfolgte Vergrößern der modulierten Komponente (S-polaristertes Licht) in bezug auf das auffallende Licht (P-polarisiertes Licht) wird scheinbar der Winkel der Kerr-Drehung Vergrößert und ein Signalauslesen mit einem hohen Störabstand (Verhältnis von Stör- zu Nutzsignal) ermöglicht.

die Information mit hoher Dichte aufzuzeichnen sowie die mit ordnet, daß am Strahlungsempfänger 10 eine zirkulare Lichtlinse 5 ist, d.h., wenn der Lichtfleck auf eine vorbestimmdie Aufzeichnungsfläche scharf einzustellen und auf dieser linse 9 bewirkt, daß das reflektierte Licht einen Astigmatismus hervorruft. Auch ist bei dem Strahlungsempfänger 10 die Lichtempfangsfläche in vier Teile geteilt und so angedann, wenn die Aufzeichnungsfläche von der Lage des Brenncellung ein Brennpunktfehlersignal erhalten und die Objekbewirkt, um den Lichtstrahl von der Lichtquelle immer auf liche Astigmatismusverfahren zur Anwendung. Die Zylinderzeichnungsfläche 7 in der fokussierten Lage der Objektivdem in Rig. 1 gezeigten optischen Kopf kommt das herkömmzu einer elliptischen Gestalt, deren Hauptachsen zueinander rechtwinklig sind, ändert. Demzufolge wird durch Ver-Bei einem optischen Kopf wird auch ein Selbstfokussieren hoher Dichte aufgezeichente Information zu erfassen. Bei mengenverteilung erzeugt wird, wenn die Informationsaufte Größe in der Größenordnung von 1 um auf der Aufzeichnungsfläche 7 abgeblendet ist. Das hat zum Ergebnis, daß die Lichtmengenverteilung am Strahlungsempfänger 10 sich gers 10 und Erfassen der Änderung in der Lichtmengenvergleichen der Lichtempfangsflächen des Strahlungsempfänpunkts der Objektivlinse 5 vor- und zurückbewegt wird,

tivlinse 5 in der Richtung der optischen Achse durch einen (nicht gezeigten) Stellantrieb in Übereinstimmung mit dem Brennpunktfehlersignal bewegt, so daß eine Selbstfokussierung bewerkstelligt wird.

einander gegenüberliegenden Flächen von zwei Prismen miteintionsstrahlenteiler 3 und 11 dadurch gefertigt, daß man die ander verbindet, wofur eine komplizierte Tätigkeit und Ju-Verringern der Dickenabmessungen behindert, wenn derartige Stelle und mit einem exakten Winkel in bezug auf die optistierung erforderlich ist, was den Nachteil zur Folge hat, adglich macht. Auch ist es, um ein gutes Signal vom Strahzu senken. Auch sind diese Polarisationsstrahlenteiler im Strahlenteiler in einem optischen Kopf od. dgl. verwendet ungsempfänger zu erhalten, notwendig, ein optisches Elesche Kopf ein Fühler-Objektiv od. dgl., was eine kompakte sche Achse des erfaßten Lichts anzuordnen, was den Zusamment, wie das Fühler-Objektiv od. dgl., an einer genauen Ausbildung und niedrige Kosten für diese Vorrichtung unkompliziert macht. Ferner werden die erwähnten Polarisa-Jedoch benötigt der oben beschriebene herkömmliche optimenbau und die Einstellung (Justierung) der Vorrichtung daß es schwierig ist, die Kosten für den optischen Kopf wesentlichen würfelförmig, was ein Faktor ist, der ein

Ein optischer Kopf, der das oben erwähnte Fühler-Objektiv od. dgl. nicht erfordert, ist durch die JP-Patent-Offenlegungschrift 8145/1984 vorgeschlagen worden. Hierbei ist die verbundene Fläche eines prismenartigen Strahlenteilers gekrümmt und mit einer Kondensorwirkung wie ein konkaver spiegel ausgestattet. Wenn dieser Strahlenteiler gefertigt wird, so müssen jedoch Prismen, die jeweils eine kontagve bzw. konvexe Fläche haben, einzeln poliert und dann zusammengesetzt werden, was aber für eine Massenproduktion

3522849

untauglich ist. Ferner ist eine Spiegelschicht mit polarisierter Lichtabhängigkeit an der Verbindungsfläche des Strahlenteilers vorgesehen; wenn jedoch die Verbindungsfläche als eine sphärische oder zylindrische Fläche ausgebildet wird, so ist der Lichteinfallswinkel auf diese Fläche von Ort zu Ort unterschiedlich, womit sich die Polarisationscharakteristik verändert. Von einer solchen Konstruktion kann folglich eine strikte Abhängigkeit vom polarisierten Licht nicht erwartet werden.

polarisiertes Licht mit einer Schwingungsebene, die recht-Raumbeugungsgitter 23 hat eine Teilung von im wesentlichen Lichts ist, und es lenkt den Lichtstrahl 22 mit einem Beufür S-polarisiertes Licht annähernd 100%, der Beugungswirtivlinse 25 einen Pleck auf der Informationsaufzeichnungserwähnten Strahlenteilers der Prismenbauart ein Beugungsvon einer Lichtquellenbaueinheit 21, die eine Laser-Lichtkungsgrad für P-polarisiertes Licht ist annähernd O%. Demwinklig zur Zeichnungsebene von Fig. 3 gerichtet ist. Das gleich $\lambda/1,414$, wobei λ die Wellenlänge des auffallenden kular polarisierten Licht wird und mit Hilfe einer Objek~ ter verwendet wird, ist in Pig. 3 gezeigt. Hier tritt ein zufolge wird der Lichtstrahl 22 beinahe gebeugt und durch gitter der Raumbauart zur Anwendung kommt, in der JP-Rautgungswinkel von 90° ab. Hierbei ist der Beugungswidungsrad Andererseits sind Beispiele, bei denen anstelle des oben Ein optischer Kopf, bei dem ein solches Raumbeugungsgitein, das unter einem Winkel von 45° mit Bezug zu diesem ein 1/4-Plättchen 24 geschickt, wobei er zu einem zirquelle und ein Kollimatorobjektiv umfaßt, ausgesandter paralleler Lichtstrahl 22 in ein Raumbeugungsgitter 23 Offenlegrassdricht 155 508/1992 und in der US-RS 3 622 220 beschrieben. Lichtstrahl angeordnet ist. Der Lichtstrahl 22 ist Sfläche 27 einer optischen Scheibe oder Platte 26

Eine Information wrid auf der Aufzeichnungsfläche 27 durch eine Anderung im Reflexionsgrad aufgezeichnet, und das davon reflektierte Licht wird einer Lichtmengenmodulation in Übereinstimmung mit dieser Information unterworfen. Dieses reflektierte Licht tritt durch die Objektivlinse 25 sowie das $\lambda/4$ -Plättchen, es wird zu P-polarisiertem Licht und tritt in den Strahlungsempfänger 28 ohne eine Beugung durch das Beugungsgitter 23 ein, so daß die Information gelesen wird.

folgenden erläutert. Wenn auf der Informationsaufzeichnungsnet wird, dann wird das $\,\lambda/4 ext{-Plättchen}\,$ aus dem Strahlengang te Licht wird als ein Lichtstrahl reflektiert, dessen Pola-Da jedoch bei der in Pig. 3 gezeigten Konstruktion der Beurisationsebene um derælber Wert in der umgekehrten Richtung in 90° hat, wird die S-Komponente dieses reflektierten Lichts fast zur Lichtquelleneinheit 21 hin gebeugt. Andererseits antsprechend der Magnetisierungsrichtung in ihrer Richtung wendet werden, eine Information von einem magnetooptischen fläche 27 (Fig. 3) eine Information magnetisch aufgezeichgenommen. Das vom Beugungsgitter eintretende S-polarisier-Aufzeichnungsfläche 27 auf- oder abwärts gerichet ist, gewird nur die durch die Kerr-Drehung erzeugte P-Komponente intakt durchgelassen und tritt in den Strahlungsempfänger Lichts eine S-Komponente und schließt geringe P-Komponenfestgesetzt ist, kann diese Konstruktion nicht dazu verdreht worden ist (Kerr-Drehung). Dieser Winkel der Kerrufzeichnungsmedium zu lesen. Der Grund hierfür wird im 28 ein. Wie vorher gesagt wurde, sind die P-Komponenten ten mit unterschiedlicher Richtung sowie gleicher Größe Drehung ist ein kleiner Winkel in der Größenordnung von Abhängigkeit davon, ob die Magnetisierungsrichtung der ein. Da das Beugungsgitter 23 einen Beugungswinkel von gungswinkel des Raumbeugungsgitters mit annähernd 90° 1° und insofern ist der größte Teil des reflektierten

lenteiler nicht verwirklicht.

halb muß, obwohl das in Fig. 3 nicht, jedoch in der erwähnten US-PS 3 622 220 gezeigt ist, eine Konstruktion, bei der Merkmalen, wie Kompaktheit und geringes Gewicht, die einem ein Raumbeugungsgitter zwischen rechtwinkligen Prismen anan der Pläche des Beugungsgitters total reflektiert; des-90° miteinander innerhalb des Raumbeugungsgitters. Insofern wird in der gewöhnlichen Form das auffallende Licht in ausreichendem und zufriedenstellendem Maß von solchen geordnet ist, angewendet werden, was es unmöglich macht, auffallende und das reflektierte Licht einen Winkel von Beugungsgitter eigen sind, den besten Nutzen zu ziehen. Auch bilden bei dem herkömmlichen optischen Kopf das

Die Pig. 4 zeigt ein Beispiel für einen herkömmlichen opti-36 konzentriert. Für das Lesen des Signals an der Aufzeicheine Informationsaufzeichnungsfläche 37 an einem Substrat schrift 64 335/1982 ist. Hierbei wird ein von einem Halbleiterlaser 31 ausgesandtes Licht durch ein Kollimatorobsers 31, die durch eine Änderung in der Menge des von der jektiv 32 kollimiert und durch eine Objektivlinse 35 auf nungsfläche 37 wird von einem sog. Scoop-System Gebrauch gemacht, wobei die Anderung im Ausgang des Halbleiterlaschen Kopf, der Gegenstand der JP-Patent-Offenlegungs-

Pühler-Objektiv 41 zu einem konvergenten Lichtstrahl 47 aus-Ausgänge der geteilten Lichtempfangsflächen mit Hilfe eines fallens zurückkehrenden Rückstrahllicht bewirkt wird, durch on der Aufzeichnungsfläche reflektierten Lichts durch das nahe der Lage des Brennpunkts der Objektivlinse 35 1st, so Pupillenebene der Objektivlinse 35, so daß ein Teil 46 des gebildet wird, der in den zweiteiligen Strahlungsempfänger Subtraktionsglieds 43 wird ein Pokusfehlersignal erhalten, 42 eintritt. Wenn die Aufzeichnungsfläche 37 fern von oder daß eine Selbstfokussierung bewirkt wird, um zu gewährlei-Aufzeichnungsfläche 37 reflektierten und zum Halbleiterlaeinen Überwachungsfühler 45 erfaßt wird. Auch bedeckt ein empfänger 42 nach rechts und links. Durch Subtraktion der sten, daß das auffallende Licht auf die Aufzeichnungsfläser 31 auf dem gleichen Strahlengang wie während des Aufbewegt sich der konvergente Lichtstrahl 47 am Strahlungsdurch das ein Pokussierungsantrieb 44 gesteuert wird, so Fühler-Objektiv 41 mit einer Brennweite f einen Teil der che 37 fokussiert wird.

erfaßte Lichtstrahl wirkt in hohem Maß auf die Brennpunkthoher Empfindlichkeit bewerkstelligt werden. Andererseits 41 abgedeckt und verformt, was zu einem Nachteil insofern wird jedoch der in die Objektivlinse 35 vom Halbleiterlaser 31 eintretende Lichtstrahl durch das Fühler-Objektiv axiale Lichtstrahl der Objektivlinse herausgenommen, der abweichung und somit kann eine Fokusfehlererfassung mit Bei der in Pig. 4 gezeigten Vorrichtung wird der außergeführt hat, als der Fleck auf der Aufzeichnungsfläche 37 groß wird.

der zum Lesen einer Information von einem magnetooptischen Bei dem in Fig. 5 gezeigten herkömmlichen optischen Kopf, Aufzeichnungsmedium verwendet wird, wird ein von einem Halbleiterlaser 51 ausgesandter Lichtstrahl durch ein

mit Bezug auf die Informationsspur, d.h. das AT-Fehlersignal, wird durch das übliche Gegentaktverfahren od. dgl. erhalten. wandelt. Dieser parallele Lichtstrahl geht dann durch einen Lichtstrahl durch den Strahlenteiler 53 getrennt. Der abge-Kollimatorobjektiv 52 in einen parallelen Lichtstrahl umgezu einem Fleck mit einem Durchmesser von etwa 1 μ m auf ein Aufzeichnungsmedium 55 konzentriert. Bei dem vom Aufzeich-54 erhalten wird, d.h. das AF-Fehlersignal. Die Abweichung system (Stellantrieb) der Objektivlinse rückgekoppelt, und astigmatisches System, ein Schneidensystem oder ein Fokus-Strahlenteiler 53 und wird mittels einer Objektivlinse 54 nungsmedium 55 reflektierten Lichtstrahl wird seine Polapunkts in akkurater Weise herbeigeführt, so daß ein Erfas-Paraday-Effekt unterworfen. Dieser Lichtstrahl tritt wietrennte Lichtstrahl wird durch einen zweiten Strahlenteizwischen dem Aufzeichnungsmedium 55 und der Objektivlinse Diese Pehlersignale werden zum (nicht gezeigten) Antriebler 56 teilweise reflektiert und geht durch ein Linsensyder durch die Objektivlinse 54 und wird vom einfallenden es wird eine Nachführung auf eine genaue Lage des Brennrisationsebene einer Modulation durch den Kerr- und den prismensystem, von dem die Information über den Abstand Linsensystem 57 ist ein herkömmliches System, 2.B. ein stem 57 zum Eintritt in einen optischen Fühler 58. Das sen oder Aufzeichnen der Signale bewerkstelligt wird.

Der restliche, durch den zweiten Strahlenteiler 56 tretende Lichtstrahl geht durch ein $\lambda/2$ -Plättchen 59 und wird durch einen Polarisationsstrahlenteiler 60 in zwei Richtungen aufgeteilt. Wenn das $\lambda/2$ -Plättchen 59 mit seiner optischen Achse das Kristalls um 22,5° mit Bezug zur Plarisationsachse des einfallenden Lichtstrahls geneigt angeordnet wird, so sind die durch den Polarisationsstrahlenteiler 60 zweigeteilten Lichtmengen einander gleich und wird dieses $\lambda/2$ -Plättchen einer Polarisationsplatte

Aquivalent, die für die jeweiligen Lichtstrahlen angeordnet ist und mit Transmissionsachsen von 45° und -45° ausgestattet ist. Die zweigeteilten Lichtstrahlen werden durch Fühler-Sammellinsen 61 bzw. 62 auf Signalerfassungsfühler 63 bzw. 64 konvergiert, deren elektrische Signale differenziert werden (Differentialermittlung), so daß eine Erfassung des Informationssignals am Aufzeichnungsmedium 55 erreicht werden kann.

Wenngleich der in Pig. 5 gezeigte optische Kopf Signale bei einem guten Signal-Rausch-Verhältnis durch eine Differentialermittlung erfassen kann, so benötigt er jedoch eine ziemliche Anzahl an Bauteilen und ist insofern von Nachteil im Hinblick auf eine kompakte Ausbildung des Kopfes bei niedrigen Kosten.

Es ist im Hinblick auf den Stand der Technik ein Ziel der Erfindung, einen optischen Kopf von geringem Gewicht und von Kompakter (dünner) Ausbildung zu schaffen. Ferner zielt die Erfindung auf einen optischen Kopf ab, der auf einfache Weise optisch zu justieren sowie billig und hervorragend in einer Massenproduktion zu fertigen ist.

Des weiteren ist ein Ziel der Erfindung in einem optischen Kopf zu sehen, bei dem das von einer Informationsaufzeichnungsfläche reflektierte Licht teilweise zu einem Strahlungs-empfänger herausgeführt werden kann, ohne das auf die Aufzeichnungsfläche fallende Licht nachteilig zu beeinflussen.

Ein noch anderes Ziel der E'findung liegt in der Schaffung eines optischen Kopfes, der dazu imstande ist, eine magnetisch aufgezeichnete Information mit Hilfe eines Beugungsgitters der Raum- oder Volumenbauart wirksam und leistungsfähig zu lesen.

Darüber hinaus ist es ein Ziel der Erfindung, einen optischen Kopf zuschaffen, der einen einfachen Aufbau aufweist und bei dem durch eine Differentialerfassung Signale mit einem hohen Stör- zu Nutzsignalverhältnis erhalten werden können.

Die oben herausgestellten Ziele der Erfindung werden durch einen optischen Kopf erreicht, der eine Lichtguelle, eine Kondensoreinrichtung zur Konzentration eines von der Lichtguelle auf ein optisches Aufzeichnungsmedium ausgesandten Lichtstrahls, einen das von dem Aufzeichnungsmedium reflektierte Licht erfassenden Strahlungsempfänger und einen Strahlenteiler umfaßt, der ein im Strahlengang des von der Lichtquelle auf das Aufzeichnungsmedium tretenden Lichtstrahls längs einer im wesentlichen rechtwinklig zur optischen Achse liegenden Ebene angeordnetes Beugungsgitter hat, das bewirkt, daß das vom Aufzeichnungsmedium reflektierte Licht gebeugt und zum Strahlungsempfänger hin gerichtet wird.

Der Brfindungsgegenstand wird unter Bezugnahme auf die Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

- Fig. 6 eine schematische Darstellung eines optischen Kopfes in einer ersten Ausführungsform gemäß der Erfindung;
- Fig. 7 eine schematische Darstellung eines optischen Kopfes in einer zweiten Ausführungsform;
- Fig. 8 eine schematische Darstellung eines optischen Kopfes in einer dritten erfindungsgemäßen Aus
- Kopfes in einer dritten erfindungsgemäßen Ausführungsform; Fig. 9 eine vierte Ausführungsform eines optischen Kopfes gemäß der Erfindung in schematischer Dar-

stellung

- Fig. 10 eine schematische Draufsicht auf den Strahlenteiler des optischen Kopfes von Fig. 9;
- Fig. 11(a), (b) und (c) Anderungen in der Lichtmengenverteilung durch einen Pokusfehler an einem Strahlungsempfänger;
 - Fig. 12A und 12B ein elektrisches System zur Erfassung eines Fokusfehlers und ein Pokusfehlersignal;
- Fig. 13A, 13B und 13C die Lageänderungen eines Lichtflecks auf einer Aufzeichnungsfläche;
- Fig. 14A, 14B und 14C die Lichtmengenänderungen am Strahlungsempfänger;
- Fig. 15A und 15B ein elektrisches System zur Erfassung eines Nachführfehlers und ein Nachführfehlersignal;
- Fig. 16 eine schematische Darstellung zum Aufbau eines optischen Kopfes in einer fünften Ausführungsform gemäß der Erfindung;
- Fig. 17 einen optischen Kopf in einer sechsten Ausführungsform nach der Erfindung in schematischer Darstellung;
- Fig. 18 eine schematische Draufsicht auf den Strahlenteiler des optischen Kopfes von Pig. 17;
- Fig. 19A, 19B und 19C die Änderungen in der Lichtmengenverteilung durch den Fokusfehler an dem Strahlungs
 - tellung durcn den rokusrenter an dem Strantungsempfänger der sechsten Ausführungsform; Fig. 20 bis 24 schematische Draufsichten auf den Strah-
- lenteiler der sechsten Ausführungsform in verschiedenen Abwandlungen;
- Fig. 25 einen abgebrochenen Querschnitt in größerem Maßstab eines Strahlenteilers mit einem Raumbeugungsgitter;
- Fig. 26 ein Diagramm über die Beziehung zwischen Beugungswirkungsgrad des Beugungsgitters bei P-polarisiertem Licht und dem C/N-Verhältnis;

- haftes Verfahren zur Herstellung des in Fig. 25 eine schematische Darstellung für ein beispielgezeigten Beugungsgitters; Fig. 27
- und 28B schematische Querschnitte eines Strahlenteilers, der ein Beugungsgitter der Relief- oder Pig. 28A
 - charakteristik einer an dem Strahlenteiler von ein Diagramm der Wellenlängendurchlässigkeits-Fig. 28 ausgebildeten Spiegelschicht; Echelette-Bauart hat; Pig. 29
 - eine perspektivische Darstellung eines Beugungseines Verfahrens zur Herstellung des in Fig. 30 eine schematische Darstellung für ein Beispiel gitters mit Wirkung einer Linse; Fig. 30 Pig. 31
- eine schematische Darstellung eines beispielhaften Verfahrens zur Herstellung des bei der dritten Ausführungsform (Fig. 8) verwendeten Beugezeigten Beugungsgitters; gungsgitters; Fig. 32
 - bis 38 schematische Darstellungen zur Fertigung der Matrix des Beugungsgitters; Pig. 33
- und 40 den Strahlengang in einem Strahlenteiler; eine schematische Draufsicht auf einen Strahlen-Fig. 39 Pig. 41
 - fangsfläche eines Strahlungsempfängers und einem und 43 die Lagebeziehung zwischen der Lichtempteiler; Pig. 42
- den Strahlengang in einem Strahlenteiler; Fleck von erfaßtem Licht: Fig. 44

und 46 schematische Darstellungen eines weiteren

Fig. 45

- eine schematische Darstellung eines optischen Kopfes in einer siebenten erfindungsgemäßen abgewandelten Strahlenteilers; Fig. 47
- die Lichtempfangsfläche des Strahlungsempfängers bei der Ausführungsform von Fig. 47; Fig. 48

Ausführungsform;

- eine schematische Darstellung eines optischen Kopfes in einer achten Ausführungsform gemäß der Erfindung;
- den Strahlengang in dem bei der Ausführungsform von Fig. 49 verwendeten Strahlenteiler; 20 Fig.
- Strahlenteilers, bei dem die Differentialermittein schematisches Beispiel für den Aufbau eines lungsmethode Anwendung findets Fig. 51
 - und 52B Modelldarstellungen einer Signalamplitu-53B und 53C Wellenformen von Signalen, die von denkomponente, die an dem Strahlungsempfänger von Fig. 51 ankommt; Fig. 53A, Fig. 52A
 - den in Fig. 51 gezeigten Strahlungsempfängern von optischen Köpfen in weiteren Ausführungsbis 62 schematische Darstellungen zum Aufbau erfaßt wurden; Pig. 54

formen gemäß der Erfindung.

vom Halbleiterlaser 71 ist so eingestellt, daß es mit Bezug winzigen Fleck bildet. Die Aufzeichnungsfläche 80 kann ent-Halbleiterlaser 71 ausgesandter Lichtstrahl durch ein Kolschen ausgestalteten Beugungsgitter 75 besteht. Das Licht wird zu einem zirkular polarisierten Licht, das von einer limatorobjektiv 72 zu einem parallelen Lichtstrahl ausgeaus zwei Planparallelplatten 74 und 76 sowie einem dazwiweder eine Fläche sein, auf der eine Information in Form bildet, der in einen Strahlenteiler 73 eintritt, welcher Bei der in Fig. 6 gezeigten ersten Ausführungsform eines Das linear (P-) polarisierte Licht wird durch den Strah-Objektivlinse 78 durch ein Substrat 79 auf eine Informationsaufzeichnungsfläche 80 konzentriert wird und einen von konkav-konvexen Grübchen oder durch den Unterschied optischen Kopfes gemäß der Erfindung wird ein von einem lenteiler 73 sowie ein $\,\lambda/4-$ Plättchen 77 übertragen und zum Strahlenteiler 73 ein P-polarisiertes Licht wird.

Lichtstrahl mit einer vorbestimmten Lichtmenge darauf einim Reflexionsgrad voraufgezeichnet wird, oder ein Medium, das ein zusätzliches Einschreiben, wobei Aperturen geöffnet werden oder ein Phasenübergang eintritt, wenn ein tritt, erlaubt. Das von der Aufzeichnungsfläche 80 reflektierte Licht tritt aufgezeichneten Information oder ein Erfassen eines Fokus-, wird. Das gebeugte Licht wird durch ein Fühler-Objektiv 82 Lichtstrahl, der durch das $\lambda/4$ -Plättchen 77 geht und ein Ubertragen und tritt in einen Strahlungsempfägner 83 ein, rechtwinkliges Licht wird, das in den Strahlenteiler 73 durch die Objektivlinse 78 und wird zu einem parallelen linear (S-) polarisiertes, zum auffallenden Lichtstrahl eintritt, in dem es durch das Beugungsgitter 75 gebeugt so daß ein Auslesen der auf der Aufzeichnungsfläche 80 eines Nachführfühlers od. dgl. bewirkt wird.

reflektierten Lichts ist, so daß der gesamte optische Kopf Der Strahlenteiler 73 ist so angeordnet, daß er im wesentlichen rechtwinklig zu den optischen Achsen des vom Laser 71 einfallenden und des von der Aufzeichnungsfläche 80. dünn ausgebildet werden kann.

lelen Lichtstrahl geformt und tritt in einen Strahlenteiler Licht wird durch ein Kollimatorobjektiv 72 zu einem paralsteht. Das Licht vom Laser 71 wird so eingestellt, daß es mit Bezug zum Strahlenteller 93 ein P-polarisiertes Licht führungsform gemäß der Erfindung wird zum Lesen einer Information auf einem magnetooptischen Aufzeichnungsmedium 93 ein, der aus zwei Planparallelplatten 94 und 96 sowie einem zwischen diesen befindlichen Beugungsgitter 95 beverwendet. Ein von einem Halbleiterlaser 71 ausgesandtes Der in Pig. 7 gezeigte optische Kopf in der zweiten Ausist. Das durch den Strahlenteiler 93 getretene, linear

Lisch aufgezeichnet ist. Das von der Aufzeichnungsfläche 100 75 gebeugt wird. Das Raumbeugungsgitter 75 ist so eingerichund wird zu einem konvergenten Lichtstrahl, der einen Fleck von etwa 1 μ m auf einer Aufzeichnungsfläche 100 bildet, auf der für die Kerr-Drehungskomponente (S-polarisiertes Licht) durch einen Analysator 81, und die Drehung seiner Polarisationsebene wird in eine Änderung in der Lichtmenge umgewandelt und durch ein Fühler-Objektiv 82 von einem Strahlungsreflektierte Licht wird als ein Licht moduliert, dessen Pogesetzte Richtung gedreht worden ist, d.h. durch eine Andeder durch ein Substrat 99 hindurch eine Information magnehöher ist als für die auffallende Lichtkomponente (P-polazeichnungsfläche befindlichen Information in die entgegen-Strahlenteiler 93 ein, in dem es durch das Beugungsgitter tet, daß es einen vorbestimmten Beugungswirkungsgrad hat, (P-) polarisierte Licht geht durch eine Objektivlinse 78 larisationsebene in Obereinstimmung mit der auf der Aufrung in der Magnetisierungsrichtung. Dieses reflektierte Licht tritt wieder durch die Objektivlinse 78 und in den risiertes Licht), worauf später noch eingegangen werden Kerr-Drehwinkel vergrößert. Dieses gebeugte Licht tritt wird, und somit wird das gebeugte Licht im scheinbaren empfänger 83 erfaßt.

mit einem herkömmlichen Regelverfahren eine Nachführ- sowie eine Fokussierregelung bewerkstelligen. Wenn beispielsweise wird durch unterteilte Lichtempfangsflächen erfaßt, so daß Plecks auf der Aufzeichnungsfläche 100, und diese Anderung sin Fokusfehlersignal erhalten werden kann. Dieses Verfah-Die erste und zweite Ausführungsform können in Verbindung Strahlungsempfänger Verwendung findet, so ändert sich die Lichtmengenverteilung des in den Strahlungsempfänger eintretenden Lichts konform mit dem fokussierten Zustand des das Fühler-Objektiv 82 ein anamorphotisches optisches System ist und als Strahlungsmepfänger 83 ein vierteiliger

teiler 103 weist zwei Planparallelplatten 104 und 106 sowie ten Licht gemacht und von einer Objektivlinse 107 durch das Substrat 79 eines Informationsträgers auf die Informationsbeugt und dem Strahlungsempfänger 83 zugeleitet. Bei dieser ein dazwischen eingefügtes Beugungsgitter 105 auf, welches zu einem parallelen Lichtstrahl ausgebildet. Der Strahlendurch ein $\lambda/4$ -Plättchen 102 zu einem zirkular polarisier-Ausführungsform wird das Aufzeichnen und Wiedergeben einer aufzeichnungsfläche 80 konzentriert. Der von der Aufzeich-Bei der in Fig. 8 gezeigten dritten Ausführungsform gemäß von etwa 100% und für P-polarisiertes Licht einen solchen Information in der gleichen Weise wie bei der ersten Aus-Der vom Kollimatorobjektiv 101 kommende Lichtstrahl wird durch das Beugungsgitter 105 des Strahlenteilers 103 geeinem Halbleiterlaser 71 durch einen Strahlenteiler 103 Plättchen 102, wird zu S-polarisiertem Licht, wird dann von etwa O% - wie bei der ersten Ausführungsform - hat. der Erfindung wird ein P-polarisierter Lichtstrahl von intakt Ubertragen und durch ein Kollimatorobjektiv 101 nungsfläche 80 reflektierte Lichtstrahl geht längs des Einfallstrahlenganges zurück, er tritt durch das $\,\lambda/4-\,$ für S-polarisiertes Licht einen Beugungswirkungsgrad führungsform (Fig. 6) ausgeführt.

lungsempfänger 83 projiziert, so daß die Lichtmengenverteilung am Strahlungsempfänger 83 in bezug auf die Brennpunktder Aufzeichnungsfläche in vergrößerter Form auf den Strahgebeugte Licht durch Verlängern der Brennweite des Kollimaven Linse für den reflektierten Lichtstrahl und leitet das Das Beugungsgitter 105 hat die Wirkung einer scharf konka-Konstruktion wird bei dieser Ausführungsform der Fleck an torobjektivs 101 zum Strahlungsempfänger 83. Durch diese ablenkung oder die Nachführabweichung des Aufzeichnungs-

trägers in hohem Maß schwankt, d.h. & wird ein sog. Teletyp-

Stand der Technik genannte Astigmatismusverfahren angewendet keit ermöglicht wird. Bei der in Rede stehenden Ausführungsfebler- oder Nachführfeblererfassung mit hoher Empfindlichfahren zur Anwendung kommen; wenn jedoch z.B. das oben als Linsenwirkung des Beugungsgitters 105 gebildet, und dessen form kann zur Pokusfehlererfassung irgendein Ubliches Ver-105 mit der Funktion einer Zylinderlinse zusätzlich zu der gesamte Länge wird kompakt ausgestaltet, womit eine Pokus-Fühler-Objektiv, das eine Kombination von konvex-konkaven Funktion der vorher erläuterten Konkavlinse ausgestattet, Strahlungsempfänger 83 verwendet und das Beugungsgitter Linsen umfaßt, durch das Kollimatorobjektiv 101 und die wird, wird ein vierteiliger Strahlungsempfänger für den so daß die Konstruktion vereinfacht werden kann.

und als ein Fleck mit einem Durchmesser von etwa 1 μm durch Licht kaum gebeugt, jedoch durchgelassen und wandert welter eingefügten Beugungsgitter 115 besteht. Dieses Beugungsgit-Halbleiterlaser 71 ausgesandtes Licht durch ein Kollimator-Bei der vierten, in Pig. 9 gezeigten Ausführungsform gemäß Planparallelplatten 114 und 116 sowie einem zwischen diese eine Objektivlinse 78 und durch das Substrat 79 des Infor $z_{
m u}$ einem λ /4-Plättchen 77. Das durch dieses Plättchen geder Erfindung für einen optischen Kopf wird ein von einem S-polarisiertes Licht annähernd 100% und für P-polarisiertretene Licht wird zu einem zirkular polarisierten Licht polarisiertes Licht ist. Demzufolge wird das auffallende objektiv 72 zu einem parallelen Lichtstrahl ausgebildet, der in den Strahlenteiler 113 eintritt, welcher aus zwei tes Licht annähernd O% ist. Das Licht vom Laser 71 wird mationsträgers auf die Informationsaufzeichnungsfläche ter ist so gestaltet, daß der Beugungswirkungsgrad für so eingestellt, daß es mit Bezug zum Strahlenteiler P-

schwingt und in den Strahlenteiler 113 eintritt. Das reflek-Totalreflexion weitergeleitet und tritt in einen Strahlungsauf aufgezeichneten Information unterworfen sowie von einem chen 77 Wbertragen und zu einem S-polarisierten Licht wird, tierte Licht 84 wird durch das Beugungsgitter 115 im Strahlenteiler 113 zu einem gebeugten Licht 85 gebeugt, es wird tes Licht einer Modulation in Übereinstimmung mit der darempfänger 86 ein. Wenn eine Information aufzuzeichnen ist, 80 ein unmoduliertes Licht aufgebracht und ein reflektierdann wird die Laser-Lichtquelle 71 in Übereinstimmung mit 80 konzentriert. Der von dieser Fläche reflektierte Lichtdas in einer zur Einfallsrichtung rechtwinkligen Richtung parallelen Lichtstrahl, der wieder durch das λ /4-Plätteinem Informationssignal erregt und das auf die Aufzeicherfaßt werden soll, dann wird auf die Aufzeichnungsfläche Strahlungsempfänger 86 erfaßt, womit die Information wiestrahl geht durch die Objektivlinse 78 und wird zu einem nungsfläche 80 fallende Licht moduliert, so daß ein Aufzeichnen der Information erfolgt. Wenn eine Information durch die Planplatten 114, 116 unter Wiederholung einer dergegeben wird.

Die Fig. 10 zeigt den Strahlenteiler 113 von Fig. 9 aus der 115 hat bei der in Rede stehenden Ausführungsform die Wirebene von Pig. 10. Das gebeugte Licht 85 wird konzentriert Blickrichtung vom Halbleiterlaser her. Das Beugungsgitter kung einer Linse mit einer Brechkraft in der Zeichnungsund dem Strahlungsempfänger 86 zugeleitet.

darauf, daß in das Beugungsgitter eintretendes Licht durch gebeugte Licht zu einem Divergieren oder Konvergieren ge-Veränderung seiner Wellenflächengestalt gebeugt und das bracht wird, und diese Linsenwirkung vermittelt dem Beu-Bei der vorliegenden Erfindung beruht die Linsenwirkung gungsgitter die Funktion eines Fühler-Objektivs, einer

약

Prinzip der Erfassung eines Fokusfehlersignals durch Ausnut-Peile unterteilt. Die Lichtmengenverteilung an dieser Lichtzung einer solchen Änderung in der Gestalt des Lichtstrahls Zylinderlinse od. dgl. Element. Bei dem Strahlungsempfänger menfallt, so wird das reflektierte Licht 84 ein paralleler im Strahlungsempfänger 86 die Gestalt 85c oder 85a an. Das der Objektivlinse 78 mit der Aufzeichnungsfläche 80 zusamnungsfläche. Wenn beispielsweise die Lage des Brennpunkts empfangsfläche variiert in Übereinstimmung mit dem fokusstellt ist, und in den Strahlungsempfänger 86 mit der Ge-86 ist die Lichtempfangsfläche, wie gezeigt ist, in vier sierten Zustand des Flecks auf der Informationsaufzeichstalt 85b eintritt. Wenn die Objektivlinse 78 zu nahe an strichelte Linien in Fig. 10 angegeben ist, und es nimmt nimmt, wie sie mit ausgezogenen Linien in Pig. 10 dargedann wird das reflektierte Licht 84 zu einem divergenten Lichtstrahl, während das gebeugte Licht 85 eine Form anoder konvergenten Licht, und das gebeugte Licht 85 nimmt der Aufzeichnungsfläche oder zu weit weg von dieser ist, eine Gestalt an, wie sie durch strichpunktierte oder gewird im folgenden näher erläutert.

86c und 86d, der einfallende Lichtstrahl nimmt die verschieempfängers 86 von der Lichteinfallsseite her. Die Fig. 11(b) zeigen den defokussierten Zustand. Der Strahlungsempfänger Die Fig. 11(a), (b) und (c) sind Ansichten des Strahlungsdenen Gestaltungen 85a, 85b und 85c an. Wenn die Ausgänge zeigt den fokussierten Zustand, die Pig. 11(a) und 11(c) 86 hat die vier geteilten Lichtempfangsflächen 86a, 86b, der Lichtempfangsflächen 86a, 86b, 86c und 86d jeweils la, Ib, Ic und Id sind, so wird durch Ausführen einer Speration

(Ib + Ic) - (Ia + Id)

ist, an der Ausgangsklemme 118 eines Differentialverstärkers in einem elektrischen System, wie es in Fig. 12A gezeigt

3522849 117 ein Pokusfehlersignal erhalten, wie es in Fig. 128 ge-Objektivlinse und der Aufzeichnungsfläche (den Fokusfehler), (Platte) längs der optischen Achse des auffallenden Lichts durch einen (nicht gezeigten) Stellantrieb bewegt, so daß den Signalausgang wiedergibt. In Übereinstimmung mit dem zeigt ist, in der die Abszisse den Abstand zwischen der erhaltenen Fokusfehlersignal wird die Objektivlinse 78 oder der gesamte optische Kopf relativ zu der Scheibe wenn die fokusiserte Lage null ist, und die Ordinate eine Selbstfokussierung ermöglicht wird.

furche 79a erzeugt wird, während bei den in den Fig. 13A und gebildet ist, so wird der auffallende Lichtstrahl nahe die-13C gezeigten Zuständen der Fleck rechts bzw. links von der Die Pig. 13B zeigt einen Zustand, in dem ein Fleck auf der Pig. 9 gezeigten Strahlungsempfänger 86 empfangen wird, so Andern sich die von den Lichtempfangsflächen 86a, 86b, 86c in Pig. 9 gezeigten Ausführungsform eingegangen. Nimmt man Substrat 79 eines Informationsträgers eine Furche 79a aus-Beugung oder Streuung an der Furche 79a die Nachführinforan, daß, wie in den Fig. 13A, 13B und 13C gezeigt ist, im den Zuständen gemäß den Fig. 13A, 13B und 13C in der Art, einem elektrischen System mit dem in Fig. 15A dargestell-Es wird nun auf das Prinzip der Selbstnachführung bei der und 86d aufgenommenen Lichtmengen in Übereinstimmung mit Purche 79a liegt. Der von der Aufzeichnungsfläche 80 des Substrats 79 reflektierte Lichtstrahl enthält durch die mation. Wenn das erwähnte reflektierte Licht von dem in ser Purche 79a durch die Objektivlinse 78 konzentriert. wie in den Fig. 14A, 14B und 14C gezeigt ist. Wenn in ten Aufbau eineOperation

(Ia + Ib) - (Ic + Id)

120 eines Differentialverstärkers 119 ein Nachführfehlersignal, wie es in Fig. 15B dargestellt ist, wobei die Abausgeführt wird, so wird demzufolge an der Ausgangsklemme

gang wiedergibt, erhalten. Eine Selbstnachführung wird durch spur) und dem Fleck auf. Auch in diesem Fall wird durch Verfänger 86 in Übereinstimmung mit der Lagebeziehung zwischen bei eine Furche als eine Führungsspur im Substrat 79 vorher der aufgezeichneten Signalzeile oder -reihe (Aufzeichnungsbetrieben und die Objektivlinse rechtwinklig zur optischen ausgebildet ist. Wenn jedoch die auf der Aufzeichnungsfläszisse den Nachführfehler und die Ordinate den Signalaus-Achse bewegt wird. Es wurde hier der Fall beschrieben, wotritt, selbst wenn eine solche Furche nicht vorhanden ist, strahlungsempfängers 86, wie das Fig. 15A zeigt, ein Nacheine Ungleichheit in der Lichtverteilung am Strahlungsemparbeiten des Ausgangs einer jeden Lichtempfangsfläche des ein Verfahren ermöglicht.. wonach in Übereinstimmung mit dem erhaltenen Nachführfehlersignal ein Nachführantrieb che 80 befindliche Information erfaßt werden soll, so führsignal gleichfalls erhalten.

dungsgegenstand der Strahlenteiler selbst die Wirkung einer Linse, weshalb ein Fühler-Objektiv od. dgl unnötig ist und ie aus der obigen Beschreibung folgt, hat bei dem Erfinteiler und dem Strahlungsempfänger erfolgen, so daß diese kann eine optische Justierung nur zwischen dem Strahlender optische Kopf kompakt konstruiert werden kann. Auch sehr einfach auszuführen ist.

rungsform kommt der Aufbau gemäß der vierten Ausführungsform und tritt in einen aus Planparallelplatten 124 und 126 sozur Anwendung. Hierbei wird das von einem Halbleiterlaser 71 ausgesandte P-polarisierte Licht durch ein Kollimatorfür das Lesen eines magnetooptischen Aufzeichnungsmediums 123 ein. Das durch den Strahlenteiler 123 tretende linear Bei der in Fig. 16 schematisch gezeigten sechsten Ausfühobjektiv 72 zu einem parallelen Lichtstrahl ausgebildet wie einem Beugungsgitter 125 bestehenden Strahlenteiler

Bei der in Fig. 17 gezeigten sechsten Ausführungsform eines in ein $\lambda/4$ -Plättchen 77 eintritt. Das zirkular polarisierdurch das $\,\lambda/4$ -Plättchen 77 geht und zu einem polarisierten schengefügtes Beugungsgitter 135 bestehenden Strahlenteiler te Licht wird anschließend durch eine Objektivlinse 78 und jektiv 72 zu einem parallelen Lichtstrahl geformt, der in 80 reflektierte Lichtstrahl tritt durch die Objektivlinse Laser: 71 ausgesandte Lichtstrahl durch ein Kollimatorobauffallenden Licht keine Funktion aus, weshalb der Lichteinen aus Planparallelplatten 134 sowie 132 und ein zwidurch das Substrat 79 hindurch auf eine Informationsaufstrahl intakt durch diesen Strahlenteiler hindruch- und zeichnungsfläche 80 konzentriert. Der von dieser Fläche 78, er wird zu einem parallelen Lichtstrahl, der wieder 133 eintritt. Der Strahlenteiler 133 übt gegenüber dem erfindungsgemäßen optischen Kopfes wird der von einem

3522849

Licht in Obereinstimmung mit der aufgezeichneten Information fläche 80 unmoduliertes Licht aufgebracht, das reflektierte die Aufzeichnungsfläche fallende Licht moduliert, womit die Information erfaßt werden, dann wird auf die Aufzeichnungsbeugungsgitter 135 im Strahlenteiler 133 gebeugt und unter sich wiederholender Totalreflexion mittels des Trägers 132 (Planplatte) weitergeleitet, so daß es in die Strahlungslens rechtwinkligen Richtung schwingt und in den Strahlenteiler 133 eintritt. Das reflektierte Licht wird durch das empfänger 136 und 137 eintritt. Wenn eine Information auf-Licht wird, das in einer zur Richtung während das Binfalgezeichnet werden soll, so wird der Laser 71 in Übereinstimmung mit einem Informationssignal erregt und das auf moduliert und von den Strahlungsempfängern 136 sowie 137 Informationsaufzeichnung bewerkstelligt wird. Soll eine erfaßt, so daß die Information wiedergegeben wird.

tungen und richten das gebeugte Licht zu verschiedenen Strahnungsfläche 80 reflektierte Licht in unterschiedliche Richgesehene Ansicht des in Fig. 17 gezeigten Strahlenteilers 133. Das die teilende Fläche des Strahlenteilers 133 bil-Segment AA' als Grenze geteilt. Die beiden Gitterelemente lungsempfängern 137 und 136. Durch geeignete Verarbeitung werden ein Fokus- sowie ein Nachführfehlersignal und ein oder -felder 135a und 135b mit unterschiedlichen Gitter-Informationswiedergabesignal, die für den optischen Kopf der Ausgänge dieser beiden Strahlungsempfänger 136, 137 dende Beugungsgitter 135 ist in zwei Flächen mit einem Die Fig. 18 ist eine aus der Richtung vom Laser 71 her strukturen oder -schemata beugen das von der Aufzeichnotwendig sind, erhalten.

Es soll zuerst das Prinzip der Erfassung des Fokusfehler-Strahlungsempfängers 136 ist, wie Fig. 19 zeigt, in drei signals erläutert werden. Die Lichtempfangsfläche des

Ausdehnung einer Spur zusammen, welche auf der Aufzeichnungsdgl. enthält. Das jeweils von den Strahlungsempfängern 136 136, 137 mit Hilfe eines Operations- oder Rechenglieds 139 tion von der rechten und der linken Seite jeweils ein, und schon gesagt wurde, durch das Segment AA' in zwei Flächen fläche 80 aufgezeichnete Signalreihen (-spuren) oder eine kann ein sog. Gegentakt-Nachführfehlersignal $\mathbf{I}_{\mathbf{r}}$ ermittelt werden, das durch die folgende Gleichung ausgedrückt wird, und 137 empfangene Licht schließt demzufolge die Informadurch Differenzieren der Ausgänge der Strahlungsempfänger läutert. Die Teilungsfläche des Strahlenteilers ist, wie geteilt, und die Richtung des Segments AA' fällt mit der Es wird nun die Ermittlung des Nachführfehlersignals ervorher auf das Substrat 79 aufgebrachte Führungsspur od.

wobei der Ausgang des Strahlungsempfängers 137 mit $_{
m D}$ bezeichnet wird:

$$I_T = (I_A + I_B + I_C) - I_D$$

Wenn die Summe der Signalausgänge der Strahlungsempfänger-136 und 137 durch ein Operationsglied 140 berechnet wird, so erhält man das Informationswiedergabesignal $I_{
m RF}$:

Der hier verwendete Strahlungsempfänger 137 kann ein Element mit \mathbf{I}_{D1} , \mathbf{I}_{D2} und \mathbf{I}_{D3} bezeichnet werden, so ist es auch durch Element, dessen Lichtempfangsfläche nicht geteilt ist, sein. Palls ein Element mit einer dreiteiligen Lichtempfangsflävon gleicher Art wie der Strahlungsempfänger 136 oder ein che als Strahlungsempfänger 137 zur Anwendung kommt und wenn die Ausgänge der jeweiligen Lichtempfangsflächen Ausführung einer Operation

$$I_T^* = (I_{D1} + I_C) - (I_{D3} + I_A)$$

möglich, das Nachführfehlersignal I, durch das Heterodyne- oder Überlagerungsverfahren zu erhalten. Bei der in Rede stehenden Ausführungsform ist der Strahlenein hervorragendes Merkmal ist. Perner wird bei dem Erfindungsgegenstand das von der Informationsaufzeichnungsfläche reflektierte Licht durch die Teilungsfläche des Strahschneiden dieser kann der Strahlenteiler selbst auch ein-Durch Bearbeiten einer Mehrzahl von solchen Strahlenteilern. in einem Stück auf einer großen Unterlage und Ausfach hergestellt werden, was für eine Massenfabrikation halb die Montagegenauigkeit für den Strahlungsempfänger, durch getrennte Strahlungsempfänger erfaßt werden, westeiler von der Planparallelplatten-Bauart, weshalb der lenteilers geteilt, wobei die jeweiligen Lichtbündel gesamte optische Kopf dünn ausgebildet werden kann.

3522849

cher Zusammenbau und eine solche Justierung nicht notwendig. tivlinse angeordneten Strahlenteilers erfaßt, und das bedeu-Pupillenebene bewirkt wird und somit eine hoch zuverlässige kann und der Zusammenbau sowie die Justierung keine Schwierigkeiten bereiten. Wenn des weiteren die Strahlungsempfängemäß der in Rede stehenden Ausführungsform wird die Intendes Strahlenteilers ausgebildet werden, dann sind ein sol-- wie bekannt - wünschenswert, auch die Intensitätsverteisitätsverteilung an der Teilungsfläche des nahe der Objekder das Nachführfehlersignal ermittelt, gemindert werden tet, daß die Erfassung tatsächlich durch die Teilung der lung an der Pupillenebene der Objektivlinse zu erfassen; ger einstückig mit bzw. an den Stirnflächen des Trägers Nachführsteuerung oder -regelung ausgeführt werden kann. Um ein gutes Nachführfehlersignal zu erhalten, ist es

Es wird nun auf ein weiteres Beispiel für die Ausbildung eines Strahlenteilers eingegangen, dessen Teilungsfläche eine Mehrzahl von Flächen oder Bereichen hat, um das vom Strahlungsempfängern - wie bei der sechsten Ausführungs-Aufzeichnungsmedium reflektierte Licht zu verschiedenen form (Fig. 17) - zu richten.

Teilungsfläche des Strahlenteilers 143 bildet, in zwei Flä-Stirnflächen des Strahlenteilers der sechsten Ausführungswerden. Gemäß Fig. 20A ist ein Beugungsgitter 145, das die chen mit unterschiedlichen Gitterstrukturen geteilt, wobei schiedlichen Stellen an der Stirnseite des Strahlenteilers form zugeleitet werden, an der gleichen Stirnseite erfaßt Grenze ist. Die Gitterfelder 145a und 145b beugen jeweils das vom Aufzeichnungsträger reflektierte Licht zu unterdaß die beiden gebeugten Lichtbündel, die den diskreten Der Strahlenteiler 143 von Fig. 20A ist so ausgebildet, an der Informationsaufzeichnungsfläche entspricht, die das Segment AA', das der Ausdehnungsrichtung der Spur

RF erhalten. Diese Konstruktion erlaubt es, die Strahlungserläutert wurde, werden das Fokusfehlersignal Ip, das Nachtellers anzuordnen, und bietet deshalb einen Vorteil gegenben Weise, wie das im Zusammenhang mit den Fig. 18 und 19 über der sechsten Ausführungsform insofern, als der optiund das gebeugte Licht jeweils zu einem Strahlungsempfän-Uhrfehlersignal $\mathbf{I}_{\mathbf{T}}$ und das Informationswiedergabesignal empfänger konzentriert auf nur einer Seite des Strahlenger 137 bzw. 136 hin richten. Durch Verarbeiten der Ausgangssignale dieser Strahlungsempfänger in genau dersel-143, wobei sie dieses reflektierte Licht konvergieren sche Kopf noch kompakter gebaut werden kann.

kung einer Linse hat, so daß das gebeugte Licht eine Brennausgebildetes Beugungsgitter ist in der gleichen Weise wie Gitterfelder 154, 155 unterteilt, von denen jedes die Wirlinie in einer vorbestimmten Richtung bildet und jedes gegerichtet wird. Die Richtung der Brennlinie des Gitterfel-Die Pig. 20B zeigt ein weiteres Beispiel für die Konstruknicht gezeigtes) Operationsglied in geeigneter Weise verbeugte Licht zu einem vierteiligen, an einer Stirnfläche des 155 fällt mit der Richtung AA' des Spurbildes auf der bei der vorherigen Ausführungsform gestaltet und in zwei des Strahlenteilers befindlichen Strahlungsempfänger 156 tion des Strahlenteilers. Ein in dem Strahlenteiler 153 $^{'}$ A, $^{'}$ B, $^{'}$ L und $^{'}$ D von den vier Lichtempfangsflächen des arbeitet werden, so daß verschiedene, für den optischen opf notwendige Signale erhalten werden. Beispielsweise wird das Informationswiedergabesignal $I_{
m RF}$ aus der Summe Informationsaufzeichnungsfläche zusammen. Die Ausgänge vierteiligen Strahlungsempfängers 156 können durch ein der Ausgänge erhalten:

IF IA - IB'

somit aus der Differenz in der Lichtmenge zwischen den durch Aufzeichnungsfläche reflektierten Lichtstrahl gewonnen und I_B der Lichtempfangsflächen genommen. Das Nachführfehlerd.h., es wird die Differenz zwischen den Ausgängen I $_{f A}$ und die Brennlinie des Gitterfeldes 155, die mit der Richtung AA' des Spurbildes zusammenfällt, geteilten Lichtstrahlen erhalten. Durch Verarbeiten der Ausgänge von den jeweiligen Lichtempfangsflächen des vierteiligen Strahlungsempsignal $\mathbf{i}_{\mathbf{T}}$ wird aus der Lichtmengenverteilung im von der fängers 156 wird I_{T} tatsächlich erhalten als:

 $I_{T} = (I_{A} + I_{B} + I_{C}) - I_{D}.$

gezeigten Strahlenteilern kann die Konstruktion des Beugungsgewünschter Lichtstrahl zur Informationsaufzeichnungsfläche gelangt, so daß ein Erfassen oder Aufzeichnen der Information zuverlässig erreicht werden kann. Bei den in Fig. 20 fehlersignal), die in der oben beschriebenen Weise erhalten wurden, wird der optische Kopf so gesteuert, daß ein Durch die Lichtstrahl-Steuersignale (Fokus- und Nachführ-

3522849

tion eines zweiteiligen Strahlungsempfängers und eines solchen, dessen Lichtempfangsfläche nicht geteilt ist, ersetzt gitters willkürlich bestimmt werden, wie oben gesagt wurde, vierteilige Strahlungsempfänger durch eine Kombination von sweiteiligen Strahlungsempfängern oder durch eine Kombinaund deshalb kann, obwohl das nicht eigens gezeigt ist, der in irgendeiner Stelle in der Oberfläche des Beugungsgitwerden. Selbstverständlich kann auch das Gitterfeld 154 ters angeordnet sein.

Strahlungsempfänger 167 bzw. 168 geleitet. Durch Verarbeiten ten) Operationsglieds in der gleichen Weise, wie das zu den mti der Richtung AA' des Spurbildes zusammenfällt, geteilt, des Strahlungsempfängers 168 mit Hilfe eines (nicht gezeigso daß Gitterfelder 165a und 165b gebildet werden. Das vom Strahlungsempfänger 166 gerichtet. Die beiden von den Gitterfeldern 165a, 165b gebeugten Lichtstrahlen werden durch den Erahlenteiler hindurch in den Richtungen der Brennlidie Gitterfelder 165a und 165b an der mit der Richtung des Ein weiteres Beispiel für die Konstruktion eines Strahlenteilers ist in Fig. 21 gezeigt. Bei diesem Strahlenteiler gangs ${
m I}_{
m C}$ des Strahlungsempfängers 167 und des Ausgangs ${
m I}_{
m D}$ wiedergabesignal erhalten. Bei diesem Strahlenteiler wird 163 ist innerhalb des Beugungsgitters ein Gitterfeld 164 für die Ermittlung des Pokusfehlersignals vorgesehen und zusätzlich der übrige Teil durch eine Teilungslinie, die Gitterfeld 164 gebeugte Licht wird zu einem zweiteiligen chen des zweiteiligen Strahlungsempfängers 166, des Ausnien durch die jeweiligen Gitter weiter und zu je einem geteilten Lichtbündel werden zu den verschiedenen Strahder Ausgänge I $_{
m A}$ und I $_{
m B}$ der jeweiligen Lichtempfangsflä-Spurbildes zusammenfallenden Teilungslinie geteilt, die Strahlenteilern von Fig. 20 erläutert wurde, werden ein Fokus- sowie Nachführfehlersignal und ein Informationsdas Licht von der Informationsaufzeichnungsfläche durch

teilung des Lichtstrahls einschließlich der Lageinformation lungsempfängern gelenkt, udn somit wird die Lichtmengenverpillenebene der Objektivlinse erfaßt, womit eine zuverläsder Spur geteilt und im wesentlichen in der Lage der Pusigere Erfassung des Nachführfehlersignals möglich ist.

oder reflektierte Lichtstrahl von einem Strahlungsempfänger fanger 178 erfaßt, während der vom Gitterfeld 176 gebeugte Das Beugungsgitter des Strahlenteilers 173 von Fig. 22 ist eine solche Ausbildung auf, wonach das Gitterfeld 176 einden Gitterfeldern 175 und 174 gebeugten oder reflektierten 177 erfaßt wird. Eine solche Ausführungsform kann insofern einen Ausgleich für die Symmetrie des Lichtstrahls im Beu-Lichtstrahlen werden von einem vierteiligen Strahlungsempmit I $_{
m A}$, I $_{
m B}$, I $_{
m C}$ sowie I $_{
m D}$ und der Ausgang des Strahlungsempin die Gitterfelder 175, 174 und 176 unterteilt und weist Vor allem wird, wenn die Ausgänge der geteilten Lichtempfach der Ausführung von Fig. 20B zugefügt, wurde. Die von metrieachse schaffen, womit der Verarbeitungsvorgang der fängers 177 mit I $_{
m E}$ gegeben sind, das Informationswiedergungsgitter mit der Richtung AA' des Spurbildes als Symfangsflächen des vierteiligen Strahlungsempfängers 178 Signale von den Strahlungsempfängern vereinfacht wird. gabesignal I_{RP} erhalten als:

$$I_{RF} = I_A + I_B + I_C + I_D + I_E.$$

Das Fokusfehlersignal $I_{\widehat{F}}$ wird als die Differenz zwischen I_A und I_B erhalten:

$$I_F = I_A - I_B$$
.

zwischen den Ausgangssignalen I $_{
m C}$ und I $_{
m D}$ des Strahlungsemp Das Nachführfehlersignal wird einfach als die Differenz fängers 178 erhalten:

$$I_T = I_C - I_D$$

was auf der Hinzufügung des Gitterfeldes 176 beruht,

Es ist auch möglich, den Strahlungsempfänger 177 wegzulassen und das Informationswiedergabesignal zu erhalten als:

strahl manchmal an der Stirnfläche des Beugungsgitters 173 In diesem Fall kann der vom Gitterfeld 176 gebeugte Lichtbeschriebene Substitution der Strahlungsempfänger möglich. ist eine Abwandlung, wie die im Zusammenhang mit Fig. 20B reflektiert oder zerstreut werden, so daß ein Streulicht erzeugt wird, weshalb ein Lichtabsorptionselement an der Stelle, an der der Strahlungsempfänger 177 weggelassen wurde, angebracht wird. Auch bei diesem Strahlenteiler

3ei dem Strahlenteiler 183 von Pig. 23 ist das Beugungsgitter in die Gitterfelder 185a, 185b und 185c unterteilt, wofängern 187 und 188 erfaßt. Wenn die Ausgänge der Lichtemp~ Richtungen gebildet werden. Der Lichtstrahl vom Gitterfeld Die Teilungslinie zwischen den Gitterfeldern 185a und 185b 187 bzw. 188 mit I $_{\rm C}$ bzw. I $_{\rm D}$ bezeichnet werden, so wird das und von einem zweiteiligen Strahlüngsempfänger 186 erfaßt. eweiligen gebeugten Lichtbündel werden von Strahlungsemp-Informationswiedergabesignal I_{RF} aus der Summe dieser Ausand konvergieren, so daß Brennlinien in unterschiedlichen 184 wird durch den Strahlenteiler hindurch weitergeleitet angsflächen des zweiteiligen Strahlungsempfängers 186 mit bei die jeweiligen Gitterfelder einen Lichtstrahl beugen fallt mit der Richtung AA' des Spurbildes zusammen, die , sowie $I_{\rm B}$ und die Ausgänge der Strahlungsempfänger gänge erhalten als:

gitter 183 geteilten Lichtstrahls an der Lichtempfangsfläche Lage der Pupillenebene der Objektivlinse durch das Beugungsdes Strahlungsempfängers 186 erhalten. Die Lagen der Gitter-Das Pokusfehlersignal I_F wird durch Erfassen der Rundlauffelder und die Beugungsrichtung können, wie das im Zusamabweichung und der Ausdehnung des im wesentlichen in der

wird. Insbesondere wird das Fokusfehlersignal $\Gamma_{
m F}$ durch Ermenhang mit Fig. 20B erläutert wurde, willkürlich vorgesehoch empfindliche Erfassung geboten wird, möglich gemacht mitteln der Differenz zwsichen den zwei Ausgangssignalen hen werden, wobei eine optimale Auslegung, mit der eine des zweiteiligen Strahlungsempfängers 186 erhalten als:

Das Nachführfehlersignal Im wird durch Erfassen der Lichtdurch Ermitteln der Differenz deren Ausgänge erhalten als: mengen von den Gitterfeldern 185a und 185b, die mit der Richtung AA' der Bildspur als Grenze geteilt sind, mit Hilfe der zugeordneten Strahlungsempfänger 188 und 187

$$I_T = I_C - I_D$$
.

Bei der in Rede stehenden Ausführungsform können die Strahlungsempfänger 187 und 188 durch einen zweiteiligen Strahlungsempfänger ersetzt werden, wie man auch frei ist, die Strahlungsempfänger 186, 187 und 188 durch einen vierteiligen Strahlungsempfänger zu ersetzen. Bei dem in Fig. 24 gezeigten Strahlenteiler 193 ist der Fall 195a und 195b gebeugten Lichtstrahlen werden zu den jeweials Symmetrieachse ausgebildet. Die von den Gitterfeldern dargestellt, wonach die Richtung AA' des Spurbildes einen bildet. Das Beugungsgitter dieses Strahlenteilers 193 ist Spurbildes zusammen; die Gitterfelder 194 und 196 sind an Richtungen gebildet werden. Die Linie, die die Gitterfelligen Lichtempfangsflächen eines zweiteiligen Strahlungsund konvergiert, so daß Brennlinien in unterschiedlichen der 195a und 195b trennt, fällt mit der Richtung AA' des von denen jedes einen Lichtstrahl beugt oder reflektiert in vier Gitterfelder 195a, 195b, 194 und 196 unterteilt, willkurlichen Winkel 0 mit Bezug zum Strahlenteiler 193 liniensymmetrischen Stellen mit dieser Teilungslinie

Jers 197 mit I $_{\mathtt{A}}$ sowie I $_{\mathtt{B}}$ und die Ausgänge der Lichtempfangssowie $\mathbf{I}_{\mathbf{D}}$ gegeben sind, so werden das Informationswiedergabeder Lichtempfangsflächen des zweiteiligen Strahlungsempfänsignal $I_{
m RP}$ und das Fokus- bzw- Nachführfehlersignal $I_{
m P}$ bzw. Lichtabsorptionselement 199 verschluckt. Wenn die Ausgänge gezeigten) Operationsglieds in eben der gleichen Weise wie empfängers 198 gelenkt. Der Lichtstrahl vom Gitterfeld 194 wird durch einen zweiteiligen Strahlungsempfänger 197 ern durch Verarbeiten dieser Ausgänge mittels eines (nicht flächen des zweiteiligen Strahlungsempfängers 198 mit ${
m I}_{
m C}$ faßt. Der Lichtstrahl vom Gitterfeld 196 wird von einem im Fall der Fig. 20B erhalten.

ren, und es erfüllt dieselbe funktion wie das Gitterfeld 176 in der Fig. 22, weshalb also das Lichtabsorptionselement 199 führungsform kann auch eine Konstruktion in Betracht gezogen durch einen Strahlungsempfänger ersetzt werden kann, so daß das Informationswiedergabesignal und das Lichtstrahl-Steuersignal in einem zum Beispiel von Fig. 22 gleichartigen Vorgang erhalten werden können. Bei der hier besprochenen Auscend der Erfassung des Nachführfehlersignals zu kompensie-Bei der in Rede stehenden Ausführungsform ist das Gitterfeld 196 dazu vorgesehen, die Symmetrie der beiden durch werden, wobei das Gitterfeld 196 weggelassen und die erstrahlungsempfängers wie im Beispiel von Fig. 21 bewirkt die Gitterfelder 195a, 195b geteilten Lichtstrahlen wäh-Wante Kompensation durch einen Verarbeitungsprozeß des werden kann.

Venn hier verschiedene Beispiele für den Aufbau des Strahauch eine Abwandlung zu einer solchen Konstruktion, wobei lenteilers gezeigt worden sind, so erlaubt die Erfindung wobei der Aufbau der anderen Bauteile neben dem Strahlenein noch anderer Strahlenteiler zur Anwendung kommt oder ceiler unterschiedlich gemacht wird. Wenn beispielsweise

bei der in Fig. 17 gezeigten Konstruktion eine magnetooptische Aufzeichnung gelesen werden soll, so kann das $\lambda/4$ -Plättchen 77 weggelassen und eine Polarisationsplatte genau vor den Strahlungsempfängern 136 und 137 angeordnet werden, oder es kann das $\lambda/4$ -Plättchen durch ein Faraday-Element ersetzt werden, wodurch eine Erfassung möglich wird.

Es wird nun auf den Aufbau des den Strahlenteiler bildenden Beugungsgitters und ein Verfahren zu dessen Herstellung eingegangen, und zwar unter Bezugnahme auf die Fig. 25, die einen Querschnitt eines Strahlenteilers mit einem Raumbeugungsgitter zeigt.

nutzung dieser Polarisationscharakteristik erreicht werden. auffallende Licht 200 wird vom Beugungsgitter 205 zu einem Der Strahlenteiler 203 umfaßt Planparallelplatten 204, 206 Verbesserung im Wiedergabe-Signalstörverhältnis durch Ausim wesentlichen die Bragg'sche Bedingung mit Bezug auf das magnetooptischen Aufzeichnungsmedium verwendet wird, eine und ein zwischen diese eingefügtes Beugungsgitter 205 der gebeugten Licht 201 gemacht. Wenn das Beugungsgitter 205 hohem Brechungsindex und einer Schicht 208 mit niedrigem dieses Winkels 8 wird die Beugungswirkung des P- und des wie bei der zweiten Ausführungsform (Fig. 7) ein solcher Brechungsindex besteht. Das von der Aufzeichnungsfläche S-polarisierten Lichts verändert. Demzufolge kann, wenn Raum- oder Volumenbauart, das aus einer Schicht 207 mit auffallende Licht 200 erfüllt, so konzentriert sich die meiste Energie des gebeugten Lichts 201 in einer vorbeangedeutet ist. Durch die Einstellung oder Festsetzung Strahlenteiler für das Lesen der Information auf einem stimmten Richtung, wie das durch den Beugungswinkel 0

Es sei angenommen, daß ein Licht, das auf die Aufzeichnungsfläche eines magnetooptischen Aufzeichnungsmediums gelangt

Spitze wiedergegeben sind. Um ein für das Lesen einer Infor-P-polarisiertes Licht und auf der Ordinate das C/N-Verhältmation geeignetes Erfassungsignal zu erhalten, muß die Versowie P-polarisiert und unter Aussetzen einer Kerr-Drehung der Aufzeichnungsfläche hervor-gerufene Drehungskomponente leistung des Raumbeugungsgitters für S-polarisiertes Licht von 100% und durch verschiedenartiges Ändern der Beugungshöher ist. Auch wird der scheinbare Kerr-Drehwinkel durch S-polarisierten Licht verändert. Mit der Beugungsleistung C/N-Verhältnis (das Signalstörverhältnis bei der Frequenz Signals gefunden worden. Das Ergebnis ist in Fig. 26 darnis des Erfassungssignals in dB bei einem Relativwert zur das Verhältnis zwischen dem gebeugten P-polarisierten und gestellt, wobei auf der Abszisse die Beugungsleistung für minderung im C/N-Verhältnis innerhalb von -6 dB vom Maxierfaßt wird. Die dann durch den magnetischen Kerr-Effekt reflektiert wird, von dem Raumbeugungsgitter gebeugt und des erfaßten Signals verbessert wird, wenn die Beugungsmalwert unterdrückt werden, womit sich der zulässige Beist eine S-Komponente, weshalb das Signalstörverhältnis | r_S| ² des Raumbeugungsgitters für S-polarisiertes Licht des Trägerwellensignals) des erfaßten magnetooptischen leistung $|\mathbf{r_p}|^2$ für P-polarisiertes Licht ist somit das reich von $|r_{\rm p}|^2$ von 0,03 bis 0,86 erstreckt. Andererseits wird das Verhältnis in der Beugungsleistung zwischen dem P- und dem S-polarisierten Licht im Raumbeugungsgitter unter Verwendung des Beugungswinkels θ angenähert wiedergegeben durch $\cos^2\theta$. Wenn θ = 80° oder = 100° ist, so ist $\cos^2\theta$ = 0,03; ist θ = 22° oder = 158° , dann ist $\cos^2\theta$ = 0,86. Demzufolge muß, wie aus dem in Fig. 26 gezeigten Ergebnis folgt, der Beugungswinkel des als Strahlenteiler zum Lesen einer magnetischen Information verwendeten Raumbeugungsgitters im Bereich von 22° bis 100° oder von 100° bis 158° liegen.

Vorstehend wurde der Beugungswinkel aus der Toleranz des magnetooptischen Lesens gefunden; damit jedoch das Informationssignal gut erfaßt wird, ist es (in Fig. 26) erwünscht, die Verminderung im C/N-Verhältnis in den Bereich von -3 dB zu bringen. Dann ist die Beugungsleistung bei P-polarisiertem Licht O,30 bis O,70; wenn 0 = 72° bzw. = 108° ist; so ist cos 0 = 0,10; bei 0 = 33° bzw. 147° ist cos 0 = 0,7. Demzufolge ist es erstrebenswert, ein Raumbeuqungsgitter mit einem Beügungswinkel von 33° bis 72° oder von 108° bis 147° für das Lesen einer magnetischen Information zu verwenden.

Die Fig. 27 zeigt ein Beispiel für ein Verfahren zur Hersteldann durch einen Strahlenteiler 210 in zwei Strahlen geteilt, deren Durchmesser durch Strahlaufweitungssysteme mit Spiegeln ferieren miteinander, um dreidimensionale Interferenzstreifen 211 und 221, Mikroskopobjektiven 212, 222 und Kollimatorobjek-Material exponierten Interferenzstreifen werden in Form einer gungsgitters: Ein von einer Laser-Lichtquelle 217 ausgesandtiven 213, 223 aufgeweitet sowie zu parallelen Lichtstrahlen lung eines für den Erfindungsgegenstand væwendeten Raumbeu-214 und 224 gemacht werden. Diese Parallelstrahlen 214, 224 treten in ein räumliches (volumenartiges) Material 215, das ein Hologramm empfindliche Material kann irgendein Material, für ein Hologramm empfindlich und auf ein Substrat 216 aufzu bilden. Die auf diese Weise am hologrammempfindlichen gebracht ist, mit unterschiedlichen Winkeln ein und inter-Anderung im Brechungsindex durch einen Entwicklungsvorgang ter Lichtstrahl wird von einem Spiegel 218 umgelenkt und aufgezeichnet und bilden ein Raumbeugungsgitter. Das für 2.B. Dichromatgelatine, sein.

Die Fig. 28A und 28B zeigen einen Strahlenteiler mit einem Beugungsgitter der Relief- oder Echelette-Bauart, wobei in Fig. 28A der allgemeine Aufbau des Beugungsgitters und in Fig. 28B der Ausschnitt E von Fig. 28A in größerem Maßstab

wirkt dieser Polarisationsstrahlenteiler als eine bloße Plandargestellt sind. Wenigstens eines der transparenten Teile 231 geneigten Flächen ist eine Spiegelschicht 233 mit Polarisanähernd 100% für S-polarisiertes Licht aufweist. Demzufolge polarisierte Einfallslicht 237 gebeugt und zu einem gebeugund 232 mit demselben Brechungsindex hat eine Mehrzahl von gungsgitter bildet. Die transparenten Teile 231,232 werden zwischen Planparallelplatten 234, 235 gehalten, die jedoch ausgestaltet, daß sie eine Durchlässigkeit von nahezu 100% für P-polarisiertes Licht und einen Reflexionsgrad von anparallelplatte, die nahezu das gesamte P-polarisierte Eingeneigten Flächen, und an der Grenzfläche zwischen diesen nicht immer notwendig sind. Die Spiegelschicht 233 ist so tionslichtabhängigkeit vorgesehen, die ein Echelette-Beufallslicht 236 durchläßt, während nahezu das gesamte Sten Licht 237' wird.

Gemäß Pig. 288 ist das Echelette-Beugungsgitter mit Dreieckform ausgestaltet, wobei die Teilung d = 20 µm, die Tiefe \$\tilde{\ti

Das beschriebene Beugungsgitter kann auf einfache Weise nach einem Verfahren gefertigt werden, wonach ein reliefartiges lichtempfindliches Material, z.B. Photolack, einem Interferenzstreifen, der durch Überlagern von geteilten Lichtstrahlen der gleichen Laser-Lichtquelle – ein Strahl auf dem

anderen - erhalten wurde, ausgesetzt und entwickelt wird oder z.B. aus Kunststoff, durch ein ein Einspritzen, Pressen oder Auch können an beiden transparenten Teilen in einer Mehrzahl der Vorgang für das andere transparente Teil erneut abläuft. hergestellt werden, indem durch Schneiden eine Matrix beargeneigte Flächen mit einander entsprechender Konkavität und Konvexität ausgebildet werden, auf die eine Spiegelschicht aufgebracht wird, worauf die Teile verbunden werden können, wonach in ein Substrat, das ein transparentes Teil umfaßt, von geneigten Flächen an dem einen transparenten Teil ausbeitet und eine Gitterstruktur auf ein transparentes Teil, übertragen wird. In diesem Fall wird die erwähnte Mehrzahl solches Beugungsgitter bei guter Produktivität und billig mechanisch unmittelbar eingeschnitten wird. Auch kann ein gebildet und daran eine Spiegelschicht vorgesehen, worauf einen Dünnschichtkopiervorgang eisnchließendes Verfahren. um einen Polarisationsstrahlenteiler zu bilden.

grad für P-polarisiertes Licht, indem z.B. abwechselnd Schichten aus einer Substanz mit einem niedrigen und Schichten aus Kubota: "Wave Optics", S. 236, veröffentlicht durch Iwanami konstruktion erhalten werden. Ein derartiger dielektrischer grad für S-polarisiertes sowie einen niedrigen Reflexionsnd cos $\theta = \lambda/4$ bestimmt, worin n der Brechungsindex der die Schicht bildenden Substanz, 0 der Einfallswinkel des Lichts keit kann durch Aufdampfen eines dielektrischen mehrschicheiner Substanz mit hohem Brechungsindex aufgedampft werden. Die erwähnte Spiegelschicht von Polarisationslichtabhängig-In diesem Fall wird die Stärke d einer jeden Schicht durch tigen Films auf eine geneigte Fläche einer Beugungsgitter-Shoten, 2. Februar 1971) und zeigt einen hohen Reflexions-Mehrschichtenfilm ist aus der Literatur bekannt (Hiroshi und λ die verwendete Wellenlänge sind.

3522849

drigem Brechungsindex $(n_{
m L}$ = 1,38) und funf 2nS-Schichten von so daß eine Spiegelschicht mit insgesamt neun Lagen gebildet wurde. In Fig. 29 gibt die gestrichelte Linie 238 den Durchässigkeitsgrad $|\mathsf{t_p}|^2$ für P-polarisiertes Licht und die auspolarisiertes Licht an. Demzufolge wird in einem großen Wel-Durchlaßgrad der gemäß der obigen Erläuterung ausgebildeten erfindungsgemäße Strahlenteiler für das Lesen einer magneto-Spiegelschicht. Hierbei wurden vier MgF,-Schichten von nieenlängenbereich, in dem die verwendete Wellenlänge enthal-100% und der Reflexionsgråd $\left|\mathbf{r_p}\right|^2$ für P-polarisiertes Licht optischen Aufzeichnung verwendet wird, so ist es notwendig, polarisiertes Licht erhalten. Was den Reflexionsgrad $\left| \mathbf{r_S} \right|^2$ hohem Brechungsindex ($n_{
m H}$ = 2,30) abwechselnd auf eine genicht gezeigt ist, in dem verwendeten Wellenlängenbereich ein passender Wert in der Größenordnung von 30% sind, und neigte Fläche einer Beugungsgitterkonstruktion laminiert, gezogene Linie 239 den Durchlässigkeitsgrad $|\mathbf{t_S}|^2$ für Sein Wert von nahezu 100% erreicht. Wenn andererseits der Die Fig. 29 zeigt die Charakteristik von Wellenlänge und ten ist, ein Durchlässigkeitsgrad von nahezu 100% für Pein solcher Strahlenteiler kann gleicherweise auch durch für S-polarısiertes Licht betrifft, so wird, obwohl das Anderung der Gestaltung der Spiegelschicht verwirklicht das der Reflexionsgrad $|r_{\rm S}|^2$ für S-polarisiertes Licht verden.

jeden geneigten Pläche des Beugungsgitters zu einer konischen ein Beugungsgitter mit einer Brechkraft in einer die Richtung Gestalt um eine vorbestimmte Achse herum kann beispielsweise sechste) verwendete Beugungsgitter beugt Licht, während das wie auf dem Gebiet der Hologrammlinse od. dgl. bekannt ist, Licht zu einem Divergieren oder Konvergieren gebracht wird. auf einfache Weise erhalten werden. Durch Ausbilden einer Das bei den beschriebenen Ausführungsformen (dritte bis Ein Beugungsgitter mit einer solchen Linsenwirkung kann,

der Anordnung des Gitters enthaltenden Ebene erlangt werden. lich können diese miteinander kombiniert und mit einer zweiist und das eine Brechkraft in einer das auffallende sowie das gebeugte Licht enthaltenden Ebene hat. Selbstverständgebildet wird, so kann ein Beugungsgitter erhalten werden, in dem der Beugungswinkel von Ort zu Ort unterschiedlich Wenn das Gitter mit allmählicher Anderung seiner Teilung dimensionalen Linsenwirkung ausgestattet werden.

hologrammempfindliches Material 247 auf einem Träger 246 ein. 142 treten in konische Spiegel 243 und 244 ein, die eine geoptisches System geteilten parallelen Lichtstrahlen 241 und gebildet, das die in Fig. 30 gezeigte Konvergenzwirkung hat. findlichen Materials 247 erzeugte Interferenzstreifen nimmt eine dreidimensional konische Gestalt an, deren Drehzentrum die Drehachse 245 ist. Durch Entwickeln des auf diese Weise Anhand der Fig. 31 wird ein Verfahren unter Anwendung optimeinsame, zur Drehachse 245 parallele Drehachse haben. Die beiden von den jeweiligen konischen Spiegeln reflektierten gungsgitters erläutert. Die von der gleichen Laser-Lichtscher Mittel zur Herstellung des in Fig. 30 gezeigten Beu-Der dann in einem Bereich 248 auf der Oberfläche des empeiner Brennlinie auf der Drehachse 245 und treten in ein exponierten Interferenzstreifens wird ein Beugungsgitter Lichtstrahlen werden zu einer konischen Wellenfront mit quelle ausgesandten und durch ein (nicht dargestelltes)

kann auf einfache Weise duch Bearbeiten mehrerer solcher Strahlenteiler in einem Stück auf einem großen Träger und Ausschnei-Der bei dem Erfindungsgegenstand verwendete Strahlenteiler den dieser gefertigt werden. Auch dann, wenn der Strahlenteiler durch die Übertragung von einer Matrix, wie vorher Weise für eine Massenproduktion und eine Senkung der Proerörtert wurde, gefertigt wird, so ist das in besonderer

3522849

die geneigten Flächen des Beugungsgitters ohne Rücksicht auf wobei die verbundenen Flächen von Prismen eine Krümmung ha-Anlaß zu Schwierigkeiten bei der Fertigung zu geben, erfül-Linse gleichartige Wirkung erlangen. Ferner trifft bei dem erfindungsgemäßen Strahlenteiler das auffallende Licht auf duktionskosten geeignet. Das erfindungsgemäße Beugungsgit-Abhängigkeit von der Einfallsstelle des Lichtstrahls kein ter kann die konvergente oder divergente Wirkung von ver-Winkel auf, weshalb in der Polarisationscharakteristik in schiedenartig eingestellten gebeugten Lichtbündeln, ohne len und insofern auf billige Neise eine zu einer asphärischen die Orte der geneigten Flächen unter einem vorbestimmten Unterschied auftritt, wie das bei dem Stand der Technik, ben, der Fall ist.

gefertigt werden. Hierbei wird ein von einer Laser-Lichtquelauf er zu einem konvergenten Lichtstrahl durch ein Mikroskop 252 in zwei Strahlen geteilt. Der vom Strahlenteiler 252 retrifft auf das hologrammempfindliche Material 258 und interle 250, z.B. einem Argonlaser, ausgesandter Lichtstrahl von unter Verwendung des in Fig. 32 gezeigten optischen Systems objektiv 255 geformt wird, dem durch eine Zylinderlinse 256 strahl wird dagegen durch einen Soiegel 253 umgelenkt, worflektierte Lichtstrahl wird an einem Spiegel 263 umgelenkt, einem Spiegel 251 umgelenkt und durch einen Strahlenteiler parallelplatte 266 wird ein Lichtstrahl 267 mit dem notwen-265 konvergiert wird. Durch eine geneigt angeordnete Planhologrammempfindliches Material 258 auf einem Substrat 259 ein Astigmatismus vermittelt wird. Dieser Lichtstrahl 257 Das eine Konkavlinsenwirkung aufweisende, bei der dritten 264 erweitert und der Strahl durch ein Abbildungsobjektiv trifft. Der durch den Strahlenteiler 252 getretene Licht-Ausführungsform (Fig. 8) verwendete Beugungsgitter kann digen Offungs- und Asymmetriefehler erzeugt, der auf ein worauf seine Strahlenbreite durch ein Mikroskopobjektiv

brauch auf seiner gesamten Oberfläche und bietet eine gewünschwird auf dem empfindlichen Material 258 exponiert, und durch Entwickeln dieses Materials wird das bei der dritten Ausfüh-Lichtstrahlen 257 und 267 werden optimale Aberrationen verrungsform (Fig. 8) verwendete Beugungsgitter erhalten. Den sultierende Beugungsgitter die Bragg'sche Bedingung im Gemittelt, wie gesagt wurde, und demzufolge erfüllt das referiert mit dem Lichtstrahl 267; der Interferenzstreifen te Charakteristik.

Das Beugungsgitter kann auch durch Schneidbearbeitung einer Matrix und durch Injektion oder Kompression, wie schon erwähnt wurde, gefertigt werden, worauf im folgenden eingegangen werden wird. 8ur Pertigung einer Matrix wird, wie Fig. 33 zeigt, ein Formden Vorteil hat, daß der Fertigungsschritt für einen Stempel, Rede stehenden Beispiel etwa 65°. Das Formmaterial 270 kann ein hochmolekulares Material, 2.B. eine Lötmitteltafel oder Schneiden ausguführt wird, wie bei der in Fig. 33 gezeigten Methode, dann wird eine konzentrische, kreisförmige Relief-Scheitelwinkel der Schneidkante am Werkzeug 271 wird durch ein Metall, z.B. Phosphorbronze, Messing oder Nickel, oder Kunststoff, sein. Im Fall eines metallischen Formmaterials zur Zeichnungsebene senkrechten Richtung bewegt wird. Der kann dieses unmittelbar als Stempel verwendet werden, was Fig. 34(a) zeigt in einer Vergrößerung einen Teil von Fig. z.B. durch Elektroformung, nicht notwendig ist. Wenn ein material gedreht, wobei eine Form dadurch gebildet wird, die Winkel a und (3 (Fig. 34) bestimmt und beträgt im in 34(b) und in Pig. 34 ist $\alpha = 35^{\circ}$, $\beta = 80^{\circ}$ und die Teilung daß ein Schneidwerkzeug 271, 2.B. ein Diamant, in einer struktur (Echelettestruktur) nach Fig. 34 erhalten. Die

Anschließend wird, wie Fig. 35 zeigt, an einem Kunststoffma-Durch Anwendung einer geeigneten Temperatur und eines geeigneten Drucks an der Form 270 und dem Akrylmaterial 272 struktur der Metallform 270 auf das Akrylmaterial 272 zu zur selben Zeit ist es möglich, zuverlässig die Reliefterial 272, z.B. Akryl, eine Druckumformung ausgeführt.

haben. Auch kann sie aus einem dielektrischen Film aus z.B. Spiegelschicht 273 kann einen mehr- oder einlagigen Aufbau Auf der Reliefstruktur wird, wie Fig. 36 zeigt, eine Spie- ${\rm MgFe}_2$, TiO₂, 2rO₂ oder SiO₂ bzw. aus einem Metallfilm aus z.B. Au, Ag, Al oder Cu bestehen. gelschicht 273, z.B. durch Aufdampfen, aufgebracht. Die

Wie die Fig. 37 zeigt, wird die Reliefstruktur dann mit einer optisch glatt gemacht werden. Für diesen 2weck wird es vorgezogen, als Substanz 274 eine solche mit Klebewirkung zu nehtel. Das Abdeckmaterial 275 kann ebenfalls das Akrylmaterial men, 2.B. ein durch UV-Strahlen aushärtendes Akrylklebemit-Abdeckschicht 275 zu diesem Zeitpunkt kann die Oberfläche materials 272 nahekommt, ausgefüllt. Durch Vorsehen einer Substanz 274 mit einem Brechungsidex, der dem des Akryl-272 oder eine andere Substanz, 2.B. Glas, sein.

Der Strahlenteiler gemäß der Erfindung wird durch den oben beschriebenen Vorgang gefertigt.

solcher Klebemittel eine dünne Kleberschicht auf einem Akryl-Herstellung dieser Gitterstruktur nicht nur das Spritzverfahren, sondern auch Epoxidmaterialien oder durch UV-Strahlen Metallform durch Druck auf ein Akrylmaterial für die Beugungsgitterstruktur übertragen wird, jedoch sind für die Es wurde vorstehend ein Beispiel beschrieben, wobei eine aushärtende Klebemittel verwendbar. Wenn bei Verwendung

7

selbe Klebemittel, das während des Kopierens verwendet wird, oder Glassubstrat gebildet und ein Relief-Kopiervorgang aus-Oberfläche des Strahlenteilers zweckmäßig. Wenn der Reliefwendung kommt, dann liegt ein Vorteil auch darin, daß dasgeführt wird, so ist das für die Planheit oder Glätte der Kopiervorgang unter Verwendung dieser Klebemittel zur Anauch als abdeckende Klebemittelsubstanz 274 nach der Ausbildung der Spiegelschicht 273 verwendet werden kann.

den, das einen Lichtstrahl am vorbestimmten Ort konzentriert, werkzeug 289 eroflgt, dann kann ein Gitterfeld erhalten werdreht wird und eine Gitterfeldbearbeitung mit einem Schneid-Haupt-Gitterfeldes zur Fertigung des in Fig. 23 dargestell-Blemente 282a, 282b und 283 des Gitterfeldes an vorbestimmfutter einer Präzisionsdrehmaschine befestigt, um ein Werk-280 zur Befestigung eines Gitterfeldrohlings ist am Spannten Strahlenteilers. Eine Halte- oder Aufspannvorrichtung stück in bezug auf eine Spindel 290 (Fig. 38A) zu drehen, wobei die Haltevorrichtung 280 dazu ausgestaltet ist, die wie Pig. 23 zeigt. Die Fig. 38B stellt eine Vergrößerung ten Stellen zu halten. Wenn die Haltevorrichtung 280 ge-Die Pig. 38 zeigt ein Beispiel für die Herstellung eines eines Teils des Gitterfeldes 283 dar.

Ein Haupt-Gitter kann durch Zusammensetzen und -bauen der so hearbeiteten Gitterfelder 282a, 282b und 283 an einem (nicht gezeigten) Träger erlangt werden.

vierten und fünften Ausführungsform (Fig. 9 und 16) ein vom Es wird nun ein Strahlenteiler beschrieben, der wie bei der unter wiederholter Totalreflexion im Strahlenteiler leitet. Beugungsgitter gebeugtes Licht zum Strahlungsempfänger

wonach sich die von diesem geteilten Lichtstrahlen im Strah-Die Pig. 39 zeigt die Strahlengänge im Strahlenteiler 293,

3522849

lenteiler fortbewegen und zu einen Strahlungsempfägner 294 gerichtet werden. Der Strahlenteiler 293 hat eine Spiegelschicht 291, z.B. einen dielektrischen Film, die an der Oberfläche der Reliefstruktur ausgebildet ist.

G. Der von der Fläche F mit Bezug zu einer Ebene, in der sich das Baugngsgitter befindet, gebildete Winkel ist $\boldsymbol{\alpha}$, der von Die Reliefstruktur zur Bildung des geteilten Lichts 292 hat zwei geneigte Flächen, nämlich die Fläche F und die Fläche der Fläche G mit Bezug zur selben Ebene gebildete Winkel

Wenn ein Lichtstrahl 309 in den Strahlenteiler 293 von unten pflanzt sich durch den Strahlenteiler 293 fort, wobei er von unteren (oder oberen) Fläche 298 (oder 297) reflektiert und teilers 293 total reflektiert wird und dann am Strahlungsoberen Fläche 297, was von der Neigung der Schrägfläche F her eintritt, so wird er teilweise von der Schrägfläche F unteren (oder oberen) Fläche 298 (oder 297) des Strahlenreflektiert, er wandert zur unteren Fläche 298 (oder zur abhängt) des Strahlenteilers 293 hin, er wird von dieser der oberen (oder unteren) Fläche 297 (oder 298) und der empfänger 294 anlangt sowie von diesem erfaßt wird.

der mit Totalreflexion arbeitet, die Wirkung einer Konzentra-Strahlenteilers 293 total reflektiert wird, so sind die follust an Lichtmenge während der Reflexion ebenfalls null, so genden Vorteile hervorzuheben. Durch die Totalreflexion des daß die Ausbreitungswirkung des Strahlungsempfängers erhöht Lichts wird die durchgelassene Komponente null und der Verwird. Auch kann durch den erfindungsgemäßen Strahlenteiler, wird, daß das Licht von der unteren oder oberen Fläche des tion des Lichts in Richtung der Dicke des Strahlenteilers Wenn, wie oben gesagt wurde, die Bedingung so festgesetzt erreicht werden.

ist, wie oben gesagt wurde, groß, wogegen, wenn der optische erfüllen, unter der das Licht total reflektiert wird, selbst reflektierte Licht nicht immer unter einer vorgegebenen Be-Die Wirkung bzw. der Erfolg der Totalreflexion des Lichts dingung eintritt, weshalb es nötig ist, eine Bedingung zu wenn der Lichteinfallswinkel einer Abweichung unterliegt. Kopf die Platteninformation verfolgt und fokussiert, das

den Lichtstrahlen der Einfallswinkel x des Lichtstrahls, der Wenn (Fig. 39) bei den in den Strahlenteiler 293 eintretenzum Strahlenempfänger 294 durch Totalreflexion gerichtet werden muß,

$$x_1 \le x \le x_2$$
 $(x_1 < 0; x_2 > 0)$

ist, dann ist der Winkel ¢, unter dem das von der Schrägfläche F'reflektierte Licht auf die untere Fläche 298 des Strahlenteilers trifft,

Demzufolge ist die Bedingung für diesen total zu reflektierenden Lichtstrahl

$$2\omega + x_1 \ge \theta_c$$
 ($\theta_c = \text{kritischer Winkel}$)

e = arc sin (1/n). Wobei

Wenn $\alpha \ge 1/2(\theta_c - x_1)$

ist, dann wird folglich der gesamte Lichtstrahl durch die untere Fläche 298 total reflektiert. Bei gleichartiger Betrachtung des Falls, bei dem der einfalflexion durch die Schrägfläche F hin wandert, wird eine Belende Lichtstrahl 309 zur oberen Fläche 297 nach einer Redingung erhalten, daß

$$0 < 1/2(180^{\circ} - \theta_{c} - x_{2})$$

ist. Durch Kombination beider Bedingungen erhält man

$$1/2(\theta_c - x_1) \le \alpha \le 1/2(180^\circ - \theta_c - x_2)$$
.

Das ist die Bedingung für die Totalreflexion innerhalb des vorbestimmten Bereichs von x. Wenn der von der Beugungsgitterstruktur gebeugte Lichtstrahl sprünglich zum Strahlungsempfänger gerichteten Lichtstrahls wieder in diese Struktur eintritt, so wird ein Teil des urin eine andere Richtung abgelenkt und ein nachteiliges oder schädliches Licht erzeugt.

worfene Lichtstrahl 309 wird von der reflektierenden Schrägfläche P umgelenkt und von der unteren Pläche 298 des Strahzeugt wird, so wird der ursprünglich zum Strahlungsempfänger das Stör- zu Nutzsignalverhältnis herabgesetzt wird, sondern reflektierende, an einer anderen Stelle befindliche Schrägfläche F reflektiert wird und einen schädlichen Lichtstrahl Die Fig. 40 zeigt die Art und Weise, wie solch schädliches Licht erzeugt wird. Der von der optischen Platte zurückgeauch eine Signalabdrift in bezug auf das Fokus- sowie Nach-299 hervorruft. Wenn ein solches schädliches Licht 299 erlenteilers total reflektiert, worauf er wieder durch eine 294 zu leitende Lichtstrahl verringert, wodurch nicht nur Schwierigkeiten führt insofern, als eine korrekte Selbstführfehlersignal auftritt, was wiederum zu ernsthaften fokussierung und -nachführung nicht erzielt werden.

Als einfache Verfahren zur Verhinderung einer Erzeugung des 45° und die geignete Erhöhung der Dicke des Strahlenteilers 293. Das erstgenannte Vorgehen ist aus sich selbst klar, schädlichen Lichtstrahls 299 gibt es die Annäherung des Neigungswinkels & der reflektierenden Schrägfläche P an das zweite Verfahren wird im folgenden erläutert.

fläche F gleich «, die Dicke der unteren Seite des Gitters Wenn in Fig. 40 der Neigungswinkel der spiegelnden Schräg-Jeich d, und die horizontale Länge des gebeugten Licht-

strahis 292 bis zu seiner Reflexion durch die untere Flägleich $\mathbf{l_1}$ ist, dann gilt zwischen $\mathbf{d_1}$ und $\mathbf{l_1}$ die folgende che 298 und zu seinem Auftreffen auf ein anderes Gitter Beziehung:

$$l_1 = 2d_1 + tg(2\alpha + x_1)$$
.

zu finden, durch die der schädliche Lichtstrahl 299 in einem Man ist nun bestrebt, für den optischen Kopf eine Auslegung fall nicht erzeugt wird, für den angenommen wird, daß die N₁A₁ = 0,47 und daß die vertikale Schwingung der Platten-Brennweite f der Objektivlinse gleich 4,5 mm, daß oder Scheibenfläche * 20 µm ist.

und Licht in den Strahlenteiler im wesentlichen rechtwinklig der äußerste Lichtstrahl, der in der Winkeländerung am größten ist, eine Winkeländerung von ± 0,24°. Nimmt man an, daß der Brechungsindex n des Strahlenteilers 293 gleich 1,5 ist Durchmesser des Lichtstrahls dann 4,5 x 0,47 x 2 = 4,23 mm0, weshalb ${ t d}_1$, wenn ${ t l}_1$ = 5 mm ist, in der folgenden Weise befür diese Bewegung der Plattenfläche mit ± 20 µm erzeugt zu diesem eintritt, so ist bei $x_1 = -0.16^{\circ}$ der wirksame rechnet wird:

$$d_1 = l_1/2tg (2\infty + x_1)$$

= 5/2tg (2.25° - 0.16°)

= 0,92 (mm).

Demzufolge kann die Dicke der unteren Seite des Strahlenteilers 0,92 mm oder mehr betragen.

so wird die Wellenlänge der Lichtquelle durch die Anderung Wenn bei dem erfindungsgemäßen optischen Kopf der vorher in der Umgebungstemperatur und die Schwankung im Erregersolchen Wellenlängenänderung wird im folgenden erläutert. erwähnte Halbleiterlaser als Lichtquelle verwendet wird, strom während des Betriebs verändert. Der Einfluß einer

3522849

genschwankungen 300a', 300b' und 300c' dargestellt, die aufer Richtung der Lichtmengenverteilungen 300a, 300b und 300c des Falls, in dem eine Schwankung nicht auftritt. Durch Ausbilden der Strahlungsempfängerflächen 86a, 86b, 86c und 86d Beugungsgitter gebeugt wird. Somit schwanken in Fig. 42 die kung der Lichtquelle eintritt, und somit kann eine korrekte in der Richtung, in der sich der Lichtstrahl für diese Welschwerlich beeinflußt, selbst wenn eine Wellenlängenschwantreten, wenn die Wellenlänge der Lichtquelle schwankt. Die des Strahlungsempfängers 86 mit relativ großen Abmessungen eingetreten ist. Die Laufrichtung des gebeugten Lichts 300 durch diese Wellenlängenschwankung hervorgerufene Anderung tung wird der Ausgang eines jeden Strahlungsempfängerteils schwankt geringfügig. In Fig. 41 und 42 sind die Lichtmen-Lichtmengenverteilungen 300a', 300b' und 300c' in vertika-(Pig. 16) verwendeten Strahlenteiler 123 in einer Ansicht in der Richtung ist diejenige, in der das Licht durch das Strahlungsempfängerfläche parallel zu der gesamten Rich-Wellenlängenschwankung seitens der Laser-Lichtquelle 71 lenlängenschwankung fortpflanzt, wie in Fig. 42 gezeigt vom Halbleiterlaser 71 her. Es sei angenommen, daß eine ist, und durch Anordnung der Teilungslinie einer jeden Die Pig. 41 zeigt den bei der fünften Ausführungsform elbstfokussierung und -nachführung erzeugt werden.

iie Ausgänge der Strahlungsempfägnerflächen 86a, 86b, 86c und wenn, wie Fig. 43B zeigt, die Teilungslinien der Strahlungsder Bewegung des Lichtstrahls nicht relativ groß sind oder Bewegungsrichtung des Lichtstrahls sind, so wird ein Übelstand insofern auftreten, als die vom gesamten Strahlungs-Wenn, wie Fig. 43A zeigt, die Abmessungen in der Richtung empfängerflächen 86a, 86b, 86c und 86d nicht parallel zur 36d durch die Wellenlängenschwankung der Lichtquelle verempfänger 86 aufgenommene Lichtmenge vermindert wird und

ಬ್ಬ ಜ

vom Beugungsgitter des Strahlenteilers 123 zum Strahlungsempfänger 86, wobei sie zu einer Totalreflexion im Strahlenteiler gebracht werden, können die tatsächlich wirksamen Abmesger 86 ein. Durch dieses Lenken der gebeugten Lichtstrahlen den oben erwähnten Übelstand auszuschalten. Die Lichtstrahlen 300 und 300' stellen gebeugte Strahlenbündel benachbarwiederholender Totalreflexion an den Oberflächen der Planplatten 124, 126 weiter und treten in den Strahlungsempfänter Ordnung dar, 2.8. gebeugtes Licht der 17. und 18. Beu-Bei der Ausführungsform von Pig. 16 führt der Strahlenteigungsordnung. Diese gebeugten Strahlen wandern unter sich sungen der Strahlungsempfängerflächen im Empfänger 86 in ler 123 jedoch die in Fig. 44 gezeigte Funktion aus, um der Richtung der Schwankung des Lichtstrahls auf einige Male vergrößert werden.

Ein anderes Verfahren zur Lösung des angesprochenen Problems wird unter Bezugnahme auf die Pig. 45 und 46 erläutert, die in einer Drauf- bzw. Seitenansicht den Aufbau des gemäß der Erfindung verwendeten Strahlenteilers zeigen.

Bei diesem Strahlenteiler 303 ist das Beugungsgitter in die eine Zylinderlinse) mit unterschiedlichen prozentualen Verkleinerungen in zwei Richtungen konzentriert und von einem Gitterfelder 302a, 302b und 301 unterteilt, die den Lichtwie Pig. 46 zeigt, durch den Strahlenteiler 303 unter sich zweiteiligen Strahlungsempfänger 304 erfaßt. Die Teilungswerden. Der Lichtstrahl vom Gitterfeld 301 wird durch den Strahlenteiler fortgeleitet, in einer zur Zeichnungsebene senkrechten Richtung durch ein optisches System 307 (z.B. Lichtstrahlen der Gitterfelder 301, 302a und 302b werden, strahl beugen oder reflektieren und ihn konvergieren, so daß Brennlinien in unterschiedlichen Richtungen gebildet linie zwischen den Gitterfeldern 302a und 302b fällt mit der Richtung AA' des Spurbildes zusammen. Die gebeugten

wiederholender Totalreflexion fortgeleitet, worauf die gebeugempfänger 304, 305 und 306 konzentriert werden. Durch dieses Verfahren werden die Abmessungen der Strahlungsempfängerfläten Strahlen mehr in der Richtung der Schwankung als in der hat, verkleinert und an den Empfangsflächen der Strahlungsschiedliche prozentuale Verkleinerungen in zwei Richtungen chen mit Bezug auf die Schwankungsrichtungen des gebeugten anderen Richtung durch das optische System 307, das unter-Lichts wesentlich vergrößert.

führt, daß ein optischer Kopf mit einem höhen C/N-Verhältnis fänger klein gemacht, so wird die Möglichkeit gegeben, die Werden die Bereiche der Empfangsflächen der Strahlungsempbis zu einem hohen Signalfrequenzband konstruiert werden elektrische Kapazität zu vermindern, was zu dem Vorteil

wird, kann für die Schwankung des gebeugten Lichts eine Konso wird der Winkel, unter dem das gebeugte Licht 321 erzeugt 326 und einem Beugungsgitter 325 besteht, es wird zu gebeugwobei es sich hierbei um die slebente Ausführungsform eines optischen Kopfes gemäß der Erfindung handelt. Das von einer Im Fall der zweiten Asuführungsform (Fig. 7), wobei das geeinen Strahlenteiler 323 ein, der aus zwei Planplatten 324, beugte Licht nicht durch den Strahlenteiler Weitergeleitet struktion, wie in Fig. 47 gezeigt ist, angewendet werden, wird, im Verhältnis zu dieser Änderung in der Wellenlänge tem Licht 321 und wird von einem Strahlungsempfänger 333 Wellenlänge eines Halbleiterlasers 71 lang geworden ist, Aufzeichnungsfläche 100 reflektierte Licht 320 tritt in durch einen Analysator 322 erfaßt. Wenn die oszillierte groß, was zum Ergebnis hat, daß das gebeugte Licht 321° einen Lichtfleck an einer dem Strahlenteiler 323 nahen Stelle hervorrufft.

zur Teilung eines Strahlungsempfängers 333 und dem Lichtfleck. Selbst wenn sich der Lichtfleck 321 zum Lichtfleck 321' hin in eine Richtung eingestellt ist, in der das gebeugte Licht durch die Wellenlängenschwankung der Lichtquelle verschoben **#ndert, so wird kein Abdriften des Arbeitspunkts AF auftre**ten, weil die Teilungslinie des Strahlungsempfängers 323 Die Fig. 48 zeigt die Beziehung zwischen einem Verfahren

tritt zwischen der P- und der S-polarisierten Lichtkomponen-7 gezeigt ist, gerichtet wird, so Strahlungsempfänger unter totaler Reflexion in einem Strahte des gebeugten Lichts eine Phasendifferenz auf. Ist diese einem elliptisch polarisierten Licht und in manchen Fällen Information an einem magnetooptischen Aufzeichnungsmedium verwendet und darüber hinaus ein gebeugtes Licht zu einem Wenn der erfindungsgemäße optische Kopf für das Lesen der Phasendifferenz zu groß, so kann das gebeugte Licht zu das Signalstörverhältnis herabgesetzt werden. lenteiler, wie er in Fig.

Verschmutzung der Spiegelschichten 350 und 351 zu verhindern. angesprochene Anderung im polarisierten Zustand unterdrückt wird. Hierbei sind Spiegelschichten 350 und 351 an den Teieines optischen Kopfes gemäß der Erfindung, womit die oben Spiegelschichten 350, 351 nach Erfordernis Schutzschichten Die Pig. 49 zeigt den Aufbau einer achten Ausführungsform Diese Spiegelschichten können dünne Metallfilme, 2.B. aus 346, die nicht im Strahlengang des Lichts vom Halbleiter-Silber, Aluminium oder Chrom, oder mehrlagige Filme, die len der Ober- sowie Unterfläche von Planplatten 344 bzw. 352 und 353 aufgebracht sein, um eine Beschädigung oder eine Lage mit hohem Brechungsindex (2.B. ZnS oder CeO₂) laser 71 liegen, angebracht. Ferner können auf diesen und eine Lage mit niedrigem Brechungsindex (z.B. MgF $_2$)

der obigen Art zuverlässig jegliche Änderung im polarisiernen mittels eines üblichen Verfahrens sehr leicht ausgebilumfassen, sein, die so ausgestaltet sind, daß sie den Pola-Anderung im polarisierten Zustand des reflektierten Lichts risationszustnad nicht ändern. Die dünnen Metallfilme köndet werden und darüber hinaus in ausreichender Weise die unterdrücken. Andererseits können die mehrlagigen Filme ten Zustand des reflektierten Lichts ausschalten.

100 konzentriert und bildet auf dieser einen Fleck. Während risierte Lichtstrahl durch ein Kollimatorobjektiv 72, einen Zuerst tritt der vom Halbleiterlaser 71 ausgesandte P-polaeine an einem Substrat 99 ausgebildete Aufzeichnungsfläche des Aufzeichnens wird durch eine Modulation des Lasers 71 Strahlenteiler 343 und eine Objektivlinse 78, er wird auf ein Grübchen an der Aufzeichnungsfläche 100 erzeugt.

entsprechend der aufgezeichneten Information durch den magnetischen Kerr-Effekt (Kerr-Drehung) gedreht. Dann wird das reflektierte Licht 341, das die aufgezeichnete Information als Beugungsgitter 345 des Strahlenteilers 343 gebeugt und wird eintritt. Wie bereits gesagt wurde, wird die aufgezeichnete Information durch den Analysator 89 in eine Änderung in der durch die Spiegelschicht 350 oder 351 zum Strahlungsempfän--schwankung wird vom Strahlungsempfänger 86 in ein elektri-Lichtmenge umgewandelt, und diese Lichtmengenänderung oder eine Anderung im polarisierten Zustand enthält, durch das zum gebeugten Licht 342, das unter wiederholter Reflexion magnetisch erzeugte Aufzeichnung trägt, gebildet wird, so ger 86 gerichtet wird, in den es durch den Analysator 89 wird die Polarisationsebene des reflektierten Lichts 341 Wenn der Fleck auf der Aufzeichnungsfläche 100, die eine sches Signal umgesetzt.

Lichts 342 schwerlich variiert und dieses Licht unter Beibeugte Licht 342 durch die Spiegelschicht 350 oder 351 rezustandes zum Analysator 89 gerichtet wird. Demzufolge ist eintretende Licht ein pulsierendes Licht, das exakt mit der flektiert, weshalb der polarisierte Zustand des gebeugten das durch den Analysator 89 in den Strahlungsempfänger 86 aufgezeichneten Information entsprechenden Polarisationsals eine Anderung im Polarisationszustand enthaltende gebehaltung eines exakt der an der Aufzeichnungsfläche 100 Auf diese Weise wird das die aufgezeichnete Information aufgezeichneten Information übereinstimmt.

fläche G mit Bezug zur gleichen Ebene gebildete Winkel ist eta. Die Pig. 50 zeigt den Strahlengang bei der in Rede stehenden Ausführungsform. Das Beugungsgitter 345 hat eine spiegelnde ter 345 liegt, gebildete Winkel ist \propto , der von der Schrägfläche F mit Bezug zu einer Ebene, in der das Beugungsgit-Schrägfläche F, durch die das gebeugte Licht 342 gebildet wird, und eine andere Schrägfläche G. Der von der Schräg-

den Lichts 341 konform mit der Größe der Abweichung des Brennpunkts, was mit Bezug auf Fig. 50 bedeutet, daß der Einfallsder Planplatte 344 oder auf die untere Fläche 355 der Planwinkel x des reflektierten Lichts 341 auf das Beugungsgit-Demzufolge ändert sich die Einfallsrichtung des einfallender regulären fokussierten Lage ab, so ändert sich die Ge-Das von der Aufzeichnungsfläche 100 zurückgeworfene Licht 341 tritt als ein paralleler Lichtstrahl in den Strahlenfokussierten Lage ist. Weicht diese Fläche 100 jedoch von ter 345 einen gewissen Bereich $(x_1 \le x \le x_2)$ hat, weshalb sich auch die Wanderrichtung des gebeugten Lichts 342 än-Lichtstrahl zu einem konvergenten och divergenten Licht. teiler 343 ein, wenn die Aufzeichnungsfläche 100 in der stalt des reflektierten Lichts 341 von einem parallelen dert und dessen Einfallswinkel auf die obere Fläche 354

platte 346 unterschiedlich wird. Eine zu der Ebene, in der das Beugungsgitter 345 liegt, rechtwinklige Richtung ist hier jedoch der Bezug und $\mathbf{x_1}$ ist ein negativer Wert. Gemäß der Erfindung können aber die Spiegelschichten 350 und 351 als mehrschichtige Filme ausgebildet werden, die keine Einfallswinkeln x hervorrufen, weshalb in jedem Fall das Phasendifferenz für Lichtstrahlen mit unterschiedlichen gebeugte Licht 342 zum Analysator 89 ohne eine Anderung im Polarisationszustand gerichtet werden kann. Das Beugungsgitter 345 kann von der Volumen oder Braze-Bauart art, daß selbst für gebeugte Strahlen von vielen anderen als vorbestimmten Ordnungen eine Phasendifferenz nicht hervorgedurch eine Ausbildung der Spiegelschichten 350 und 351 derrufen wird, ein Strahlenempfang ohne einen Lichtmengenversein. Im Fall eines Beugungsgitters der Braze-Bauart kann lust wirksam bewerkstelligt werden. Der optische Kopf gemäß der Erfindung ist auch auf die Differentialerfasung von Signalen anwendbar, wofür ein Beispiel gegeben wird.

Strahlenteiler 360, bei dem die Differentialerfassungsmethode zur Anwendung kommt. Das Beugungsgitter 361 des Strahlendie Polarisationsplatten (polarisierende Elementė) 365 bzw. 364 konzentriert und überstreicht dessen Lichtempfangsflächen 362, 363 in Übereinstimmung mit dem Abstand zwischen einer Objektivlinse und einem Aufzeichnungsmedium. Die von den Bereichen I und J geteilten Lichtstrahlen gehen durch (s. auch Fig. 23). Der Lichtstrahl vom Bereich H wird im Die Pig. 51 zeigt schematisch eine Draufsicht auf einen wesentlichen auf einen zweiteiligen Strahlungsempfänger und werden im wesentlichen auf Strahlungsempfänger teilers 360 besteht aus drei Teilbereichen H, I und J

Lichtstrahls angeordnet. Das Signalstörverhältnis kann manch-366 sind im wesentlichen symmetrisch (z.B. unter etwa [±] 45°, wie Fig. 52 zeigt) zur Polarisationsebene des auffallenden gesetzt wird. In diesen Fällen ist es nicht erstrebenswert, 367 bzw. 368 konzentriert, in die sie eintreten. Die Polarisationstransmissionsachsen der Polarisationsplatten 365, hängigkeit vom Rauschen des magnetooptischen Mediums festdaß der Winkel auf die Nähe zu 45° begrenzt wird, sondern mal vergrößert werden, wenn der Winkel der Transmissionsachsen der Polarisationsplatten auf 45° oder mehr in Abauf einen optimalen Winkel festgesetzt wird, für den das Signal-Rausch-Verhältnis am größten ist.

Die Vorteile dieser Differentialerfassungsmethode werden im folgenden erläutert.

tooptischen Struktur um θ_k oder $-\theta_k$ gedreht. Die Unterschiede Die Fig. 52A und 52B zeigen schematisch Signalamplitudenkom-(aufwärts oder abwärts) des magnetisierten Teils der magneponenten, die an den Strahlungsempfängern 367 bzw. 368 antionsrichtung des auffallenden Lichtstrahls wiedergibt, so ist die Polarisationsebene des vom Aufzeichnungsmedium rekommen. Wenn in diesen Figuren die Ordinate die Polarisaflektierten Lichtstrahls in Abhängigkeit von der Richtung S, und S; zwischen den auf die Transmissionsachsen x und Achsen) der Polarisationsplatten 365 und 366 projizierten x' (d.h. die um * 45° geneigten, gestrichelt angegebenen Komponenten sind die Signalamplitudenkomponenten.

empfangenen Signale um 180° außer Phase zwischen den geteilder Intensität der von den Strahlungsempfängern 367, 368 Die Drehwinkel θ_k und $-\theta_k$ werden durch die magnetooptische Struktur mit der Zeit verändert, weshalb die Anderungen in ten Lichtstrahlen sind, wie die Fig. 53A und 53B

wurde, in der Phase umgekehrt, doch üblicherweise reiten Rausch-Komponenten (Rauschen vom Aufzeichnungsmedium, Schwankungen des Lichts usw.) auf diesen Signalen, und diese Rauschkompie magnetooptischen Signale werden, wie oben beschrieben ponenten sind von gleicher Phase.

demzufolge die Signalkomponenten untereinander und die Rauschund 368 erhaltenen Signalen genommen wird, so verstärken sich komponenten werden kleiner, so daß, wenn das optische System akkurat angeordnet ist, S₁² und S₁² einander gleich und auch gnale verdoppelt werden, während das Rauschen zu null wird die Rauschamplituden einander gleich sind, weshalb die Si-Wenn das Differential, zwischen den von den Empfängern 367

Signale, der in den Pig. 53A und 53B gezeigt ist, in Betracht MHz hat), kann der Durchschnittspegel der magnetooptischer während das Informationssignal mehrere 100 kHz bis mehrere (Fig. 51). Da die AF- und AT-Signale üblicherweise im Ver-363, 367 und 368 erhaltene Signale \mathbf{I}_1 , \mathbf{I}_2 , \mathbf{I}_3 und \mathbf{I}_4 sind gleich zum Informationssignal niederfrequente Komponenten sind (die AF. und AT-Signale haben 20 kHz oder weniger, Es sei angenommen, daß von den Strahlungsempfängern 362, gezogen werden.

Verschiedene erwünschte Signale werden somit erhalten

Informationssignal S = Signalbandkomponente von (I $_3$ = I $_4$). AF-Signal = niederfrequente Komponente von (I_1-I_2) AT-Signal = niederfrequente Komponente von ($oldsymbol{I_3}$ = $oldsymbol{I_4}$)

Während ein Tiefpaßfilter 371 der Extraktion des AT-Signals Gemåß Fig. 51 dient ein Differentialverstärker 369 zur Verarbeitung des AF-Signals, ein Differentialverstärker 370 zur Verarbeitung des AT- und des Informationssignals S,

und ein Hochpaßfilter 372 der Extraktion des S-Signals dient.

Der erfindungsgemäß verwendete Strahlenteiler kann mit anderen optischen Elementen (z.B. einem Objektiv und einem Kopfes noch weiter zu vereinfachen, und eine solche Aus-Prisma) kombiniert werden, um den Aufbau des optischen führungsform wird im folgenden beschrieben.

eines optischen Kopfes gemäß der Erfindung wird der von einem platte 384 des Strahlenteilers 383 fest angeklebt. Der Lichtmatorobjektiv 72 zu einem parallelen Lichtstrahl ausgebildet, der auf ein Ablenkprisma 380 trifft, an dessen Spiegelfläche 381 er abgelenkt wird, worauf er in einen Strahlenteiler 383 Halbleiterlaser 71 ausgesandte Lichtstrahl durch ein Kollistrahl tritt durch diese Planplatte 384, durch eine weitere Planplatte 386 und wird durch eine Objektivlinse 78 auf ein. Informationsaufzeichnungsmedium 100 an einer Platte 99 koneintritt. Das Prisma 380 ist an eine erste Planparallel-Bei der in Fig. 54 gezeigten neunten Ausführungsform zentriert.

mit der Magnetisierungsrichtung eine Kerr-Drehung. Der reflekist, dann bewirkt das reflektierte Licht in Übereinstimmung tierte Lichtstrahl.wird vom Beugungsgitter 385 zurückgewor-Wenn das Aufzeichnungsmedium 100 von magnetooptischer Art Analysator 89 und in einen Strahlungsempfänger 86 tritt. fen und wird zu einem Lichtstrahl 382, der durch einen

erläuterten Systeme eine Selbstfokussierung und -nachführung Am Strahlungsempfänger 86 werden durch die verschiedenen bewerkstelligt.

zē

3522849

Bei dieser Ausführungsform ist das Prisma 380 mit dem Strahteil zum Halten der Teile nicht benötigt, der kompakt sowie von leichtem Gewicht ist und eine hohe Zuverlässigkeit auflenteiler 383 einstückig verklebt, weshalb es möglich wird, einen optischen Kopf zu schaffen, der ein besonderes Bauweist.

Ein weiterer Vorteil ist, daß die an der Verbindungsfläche reflektierte Lichtmenge klein ist und eine Antireflexionsschicht nahezu unnötig wird oder ein ausreichender Effekt durch eine einfache Filmausbildung erhalten werden kann.

daran festgeklebt wird. Das als Abdeckung verwendete Bauteil am Gitter ausgebildet wird, worauf die Planplatte 384 unter Diese Ausführungsform ist so ausgestaltet, daß eine Relief-Verwendung eines Klebemittels mit demselben Brechungsindex ist, durch Verwendung eines durch Wärme oder UV-Strahlen kopie des Gitters an der Planplatte 386, die ein Träger härtenden Klebemittels genommen und eine Spiegelschicht and nicht immer eine Planparallelplatte sein.

wird als eine Abdeckung verwendet, wenn an dem Beugungsgitter 185 eine Klebemittelschicht von gleichem Brechungsindex Die Fig. 55 zeigt eine zehnte Ausführungsform gemäß der Erausgebildet wird. Als Ergebnis der Anwendung einer solchen lässigkeit erreicht wird. Als Sekundäreffekt der Erfindung geringe Gewicht gesteigert werden und eine erhöhte Zuver-Konstruktion folgt, daß die Anzahl der optischen Bauteile findung, die auf diesem Konzept beruht. Ein den Strahlenum eines im Vergleich zur vorherigen Asuführungsform verist der Vorteil herauszustellen, daß der zum Strahlungsgang ablenkendes Prisma 380 mit einer Spiegelfläche 381 mindert wird, wie auch die Zahl der verbundenen Flächen um eine vermindert wird, so daß die Kompaktheit und das

empfänger 86 gerichtete Lichtstrahl 382 durch ein einziges optisches Bauteil 396 wandert und deshalb die Polarisation des Lichtstrahls kaum gestört wird.

um dadurch einen Strahlenteiler 403 zu bilden, verklebt wird. einer Richtung hat. Dieser Lichtstrahl wird von einem Prisma Bei der in Fig. 56 gezeigten elften Ausführungsform wird der nach der Spritz- oder Kompressionsmethode ausgestaltet, das 400.gebrochen und wird zu einem Lichtstrahl, der eine im wesentlichen rotationssymmetrische Intensitätsverteilung aufvom Halbleiterlaser 71 kommende Lichtstrahl durch ein Kolbildet, der eine weite räumliche Intensitätsverteilung in wird ein Beugungsgitter an der Unterseite des Prismas 400 limatorobjektiv 72 zu einem parallelen Lichtstrahl ausgemit einer Planplatte 406 mittels eines Klebemittels 405, Durchlaßgrad gerichtet wird. Bei dieser Ausführungsform weist, welcher dann zu einer Objektivlinse 78 mit gutem

Bei der zwölften Ausführungsform, die in Fig. 57 gezeigt ist, es ist ein Kollimatorobjektiv 407 mit einem Indexverteilungs-Prisma 380 und an einen Halbleiterlaser 71 geklebt. Wenn objektiv einstückig an ein den Strahlengang ablenkendes erforderlich ist, kann eine Spiegelschicht 408 an einer Planparallelplatte 396 ausgebildet werden.

Bei der in Fig. 58 gezeigten 13. Ausführungsform beseht das chungsindex kommt zur Anwendung, um den Totalreflexionszu-Kollimatorobjektiv aus einem kugelsymmetrischen Indexverteilungsobjektiv 409 mit einer Spiegelfläche 410 an einer Abdeckschicht oder ein Klebemittel 411 mit niedrigem Bredurch das Zentrum des Objektivs verlaufenden Ebene. Eine stand in einer Planparallelplatte 396 zu erfüllen.

Gemäß Fig. 59 (14. Ausführungsform) wird als Kollimatorobjektiv ein Parabolspiegel 413 verwendet, während ein

3 &

3522849

Beugungsgitter 395 und ein Halbleiterlaser 71 durch Kleben an einem Glasblock 312 befestigt sind.

fen auf einen nötigen Plächenbereich erzeugte Spiegelschicht ein Beugungsgitter ausgestaltet ist, das eine durch Aufdampdemselben Brechungsindex an einer Planparallelplatte 424 behat, die mittels eines Klebemittels 425 von im wesentlichen festigt wird. Durch die Anwendung dieser Konstruktion kann die Anzahl der Bauteile weiter vermindert werden. Wird die Das in Fig. 60 (15. Ausführungsform) gezeigte Beugungsgitin einem Injektions- oder Kompressionsverfahren gefertigt. Die eine Fläche eines optischen Bauteils 426 ist nach Art einer Konvexlinse, die als Kollimatorobjektiv dient, ausgebildet, während an der anderen Pläche des Bauteils 426 gerades Gitter ist, jedoch die gleiche Funktion erzielen wird auch noch der Vorteil erreicht, daß das Gitter ein ter ist mit Bezug zu einer Kunststoff- oder Glasplatte Brennweite des Kollimatorobjektivs lang angesetzt, so

ein Beugungsgitter ausgebildet, was den Vorteil zum Ergebnis Bei der in Pig. 61 gezeigten (16.) Ausführungsform wird der Lichtstrahl von einem Halbleiterlaser 71 durch die Spiegeljektivs 434 wird während des Spritz- oder Druckformvorgangs lelen Lichtstrahl wird. An der Unterseite des Kollimatorobin ein Kollimatorobjektiv 434 eintritt und zu einem paralhat, daß die Justierung der optischen Achse des Objektivs flache 431 eines Ablenkspiegels 430 abgelenkt, worauf er und der Teilungsstelle der Gitteroberfläche in akkurater Weise ausgeführt werden kann.

Beugungsgitter 445 geklebt werden. Das Licht vom Halbleiter-Kollimatorobjektiv 447 an das an einer Planparallelplatte 446 zur Bildung eines Strahlenteilers 443 ausgestaltete Wie die Fig. 62 zeigt (17. Ausführungsform), kann das

wird, ein herausragender Grund für eine verminderte Maßyenauarbeiten eines Objektivs (einer Linse) an der anderen Fläche Metallform ausgebildet wird, so ist die auf das Bautell aus-Biegebeanspruchung auf, weil das Bauteil vom Beugumasgiiterder Reibungskraft der Form oder selbst ein geringe. Temperaturunterschied während des Arbeitsvorgangs dafür verantwortigkeit der Teile. Insbesondere mritt, wenn ein Beugungsgitlich sein können, daß die Größe in der biegung unregeimabig und insofern zu bevorzugende Eigenschaft zum Ergebnis. Wenn ein Kunststoffmaterial, z.B. Akryl, unter Verwendung einer platte ausgestaltet wird, bei Beendigung des Druckformvergangs und Entfernen des Bauteils aus der Form, leicht e le des optischen Bauteils durch einen Druck- oder Spritzformgeübte Beanspruchung, wenn es aus der Metallform genommen ter am mittigen Teil der einen Fläche einer Planparalle:an der einen Fläche eines optischen Bauteils und das Aus-Das hat zur Folge, daß sogar ein geringer Unterschied in teil und vom Randbereich des Bauteils festgehalten wird. vorgang hat jedoch noch eine weitere, sehr vorteilhafte Das Ausarbeiten eines Beugungsgitters der Relief-Bauart verändert wird.

Um das Auftreten dieses Problems zu unserbinden, können die obere sowie untere Fläche desselber beinen Bauteils mit einer geeigneten Struktur oder konstruktiven Ausbildung ausgetattet werden, um dadurch zu behindern, daß irgendeine Biegebeanspruchung dem Ruchent beit wirdt bei Ausführungsformen gemäß der Erisindung weiden an des einen Oberfläche eines einzelnen optischen Bauteils ein Beugungsgitter der Relief-Bauart und an der anderen Fläche dieses Bauteils eine asphärische Konzeningen, die als Kollimatur-objektiv dient, ausgebildet, und wahrend der Entnamme aus

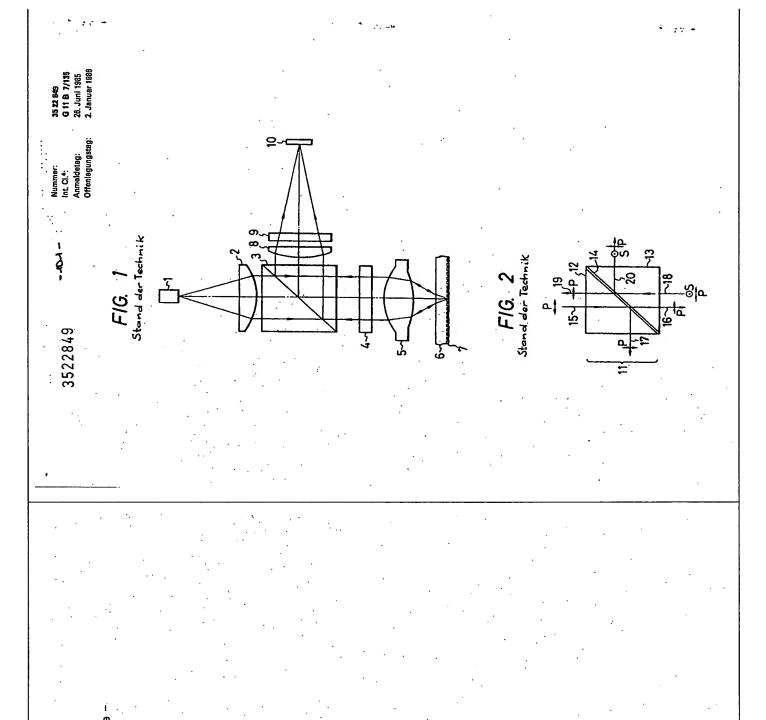
BAD OFIGINAL

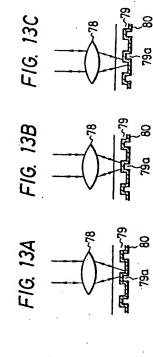
Ŧ,

der Form wird mit Bezug auf den mittigen Teil des Bauteils eine Zugspannung erzeugt. Somit wird das Bauteil einer unzumutbaren Biegebeanspruchung nicht ausgesetzt; es wird eine Bearbeitung der optischen Bauteile mit guter Oberflächenge-

nauigkeit erreicht.

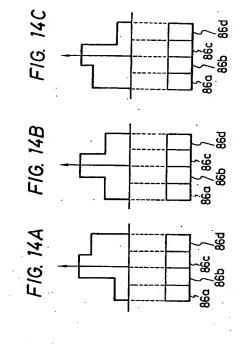
Der optische Kopf gemäß der Erfindung ist nicht auf die vorstehend beschriebenen Ausführungsformen und -beispiele begrenzt, sondern läßt Abwandlungen in seiner Ausbildung und seinen Anwendungen zu.

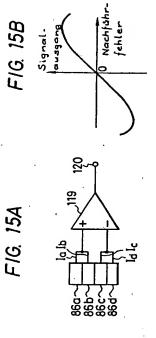


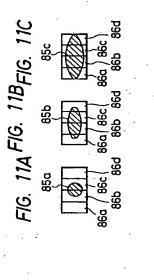


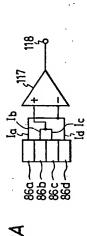
,86 85a

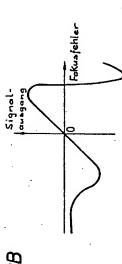
F/G. 10











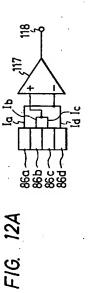
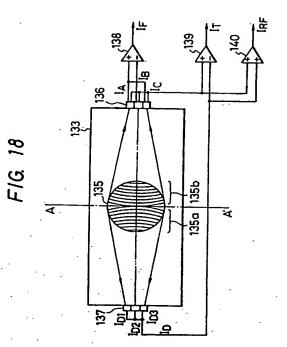
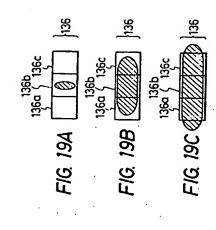
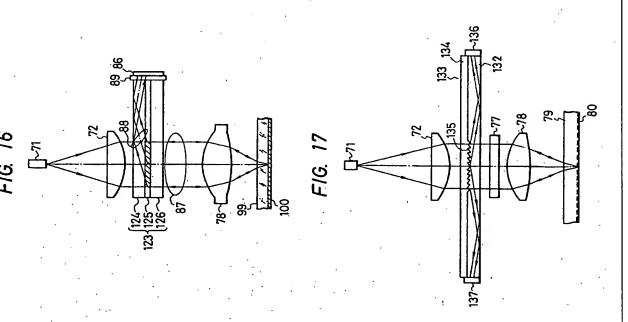


FIG. 12B

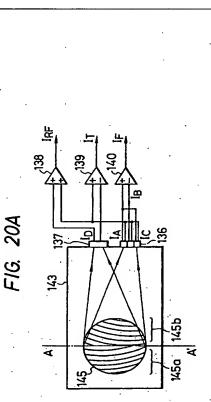
.



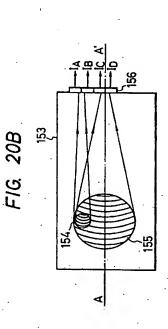


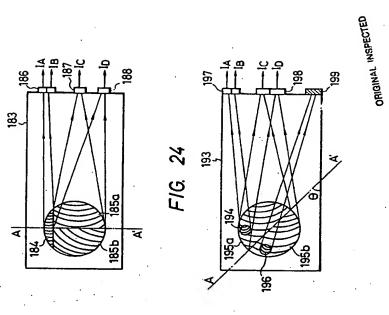


F1G. 22



F1G. 23





F1G. 21

ORIGINAL INSPECTED

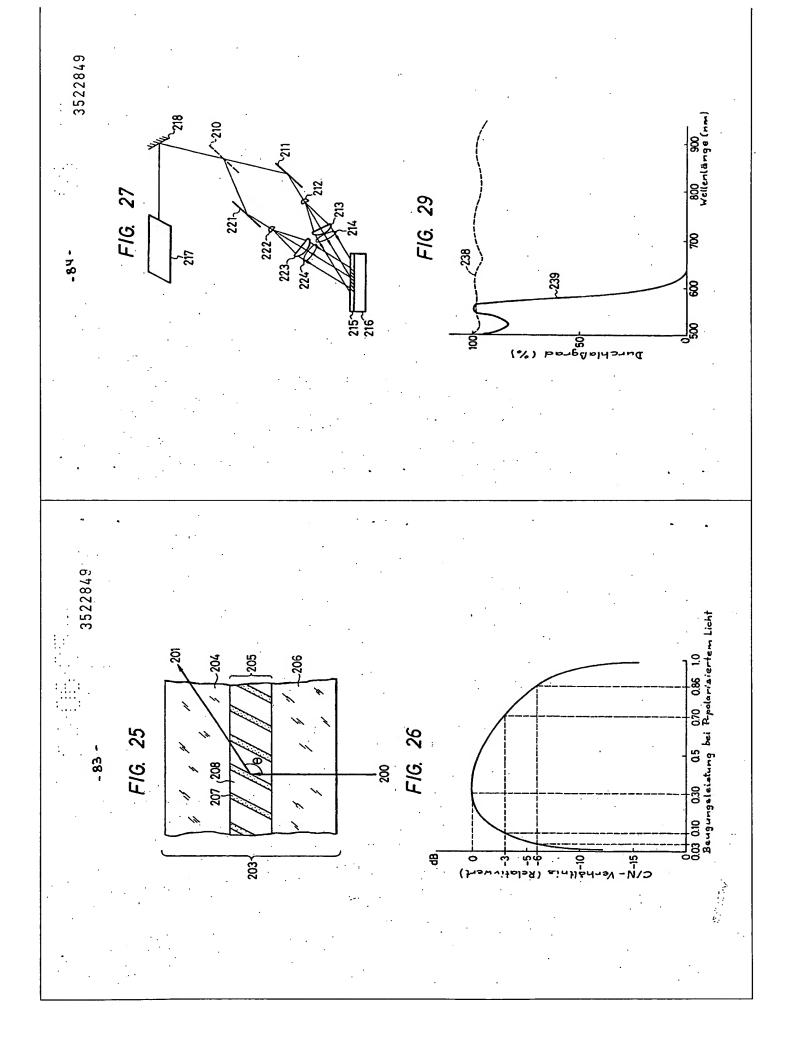


FIG. 42A FIG. 42B FIG. 42C

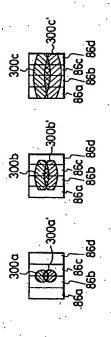
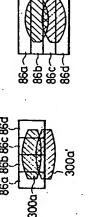
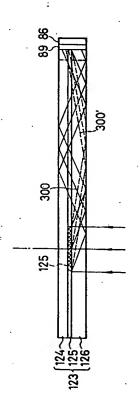
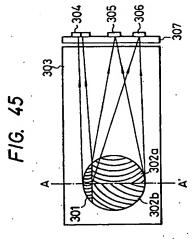


FIG. 43B FIG. 43A



F1G. 44





F/G 46

